```
S PN=JP 8044581
        1 PN=JP 8044581
  SI
```

T S1/9/1

1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0007549596 - Drawing available WPI ACC NO: 1996-164229/199617 XRPX Acc No: N1996-137772

Programmable information processing appts, with self restoration function e.g. computer - has recomposition unit to reconstitute reserve logic processing to become same as that of logic circuit composition based on composition data

Patent Assignee: FUJITSU LTD (FUIT) Inventor: FURUKAWA H; OGAWARA H Patent Family (3 patents, 2 countries)

Patent

Application

Number Kind Date Number

Kind Date Update A 19960216 JP 1994178846 A 19940729 199617 B

JP 8044581 US 5655069

A 19970805 US 1995436525 A 19950508 199737 E

US 1996693540 A 19960807

JP 3365581

B2 20030114 JP 1994178846 A 19940729 200308 E /

Priority Applications (no., kind, date): JP 1994178846 A 19940729

Patent Details

Kind Lan Pg Dwg Filing Notes Number

JP 8044581 A JA 34 31

A EN 48 31 Continuation of application US US 5655069

1995436525

JP 3365581 B2 JA 35 Previously issued patent JP 08044581

Alerting Abstract JP A

The processing appts. consists of a logic processing part (1) that comprises of a logic constructor (1A) that realises a predetermined function. A reserve logic processing part (2) reproduces the predetermined function of the logic processing part. A data holder (3) holds a composition data of a logic processing part.

A fault detector (4) detects fault generation. A recomposition unit (5) reconstitutes a reserve logic processing part based on composition data read from data holder during fault generation which is detected by fault detector.

USE/ADVANTAGE - In logic module and IC. Reduces size of appts. and cost. Improves self restoration function. Improves reliability of device and degree of freedom of design.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: PROGRAM; INFORMATION; PROCESS; APPARATUS; SELF; RESTORATION; FUNCTION; COMPUTER; UNIT; RECONSTITUTED; RESERVE; LOGIC; CIRCUIT; COMPOSITION; BASED; DATA

Class Codes

International Classification (Main): G06F-011/20

(Additional/Secondary): H03K-019/173 International Classification (+ Attributes) IPC + Level Value Position Status Version

G06F-0011/20 A I R 20060101 G06F-0011/267 A I R 20060101 G06F-0011/20 C I R 20060101 G06F-0011/267 C I R 20061206

US Classification, Issued: 395182080, 395182010

File Segment: EPI; DWPI Class: T01

Manual Codes (EPI/S-X): T01-G03

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication No. JP 8044581 A (Update 199617 B)

Publication Date: 19960216

INFORMATION PROCESSOR WITH SELF-REPAIRING FUNCTION

Assignee: FUJITSU LTD (FUIT) Inventor: OGAWARA HIDEKI FURUKAWA HIROSHI

Language: JA (34 pages, 31 drawings)

Application: JP 1994178846 A 19940729 (Local application)

Original IPC: G06F-11/20(A) Current IPC: G06F-11/20(A)

Publication No. JP 3365581 B2 (Update 200308 E)

Publication Date: 20030114 Language: JA (35 pages)

Application: JP 1994178846 A 19940729 (Local application)
Related Publication: JP 08044581 A (Previously issued patent)

Original IPC: G06F-11/20(A) H03K-19/173(B) Current IPC: G06F-11/20(A) H03K-19/173(B)

United States

Publication No. US 5655069 A (Update 199737 E)

Publication Date: 19970805

Apparatus having a plurality of programmable logic processing units for self-repair.

Assignee: Fujitsu Limited, Kawasaki, JP (FUIT) Inventor: Furukawa, Hiroshi, Kawasaki, JP

Ogawara, Hideki, Kawasaki, JP

Agent: Staas Halsey

Language: EN (48 pages, 31 drawings)

Application: US 1995436525 A 19950508 (Continuation of application)

US 1996693540 A 19960807 (Local application)

Priority: JP 1994178846 A 19940729

Original IPC: G06F-11/00(A)

Current IPC: G06F-11/20(R,A,I,M,EP,20060101,20051008,A)

G06F-11/20(R,I,M,EP,20060101,20051008,C) G06F-11/267(R,I,M,EP,20060101,20051008,A) G06F-11/267(R,I,M,EP,20060101,20051008,C)

Original US Class (main): 395182.08

Original US Class (secondary): 395182.01

Original Abstract: An information processing apparatus with programmable function and self-repair function which can deal with multiple troubles the information processing apparatus includes a logic processing unit formed of logic forming elements for realizing a predetermined function; spare logic processing units that can be reconfigured of logic forming elements to reproduce the predetermined function of the logic processing unit; a data holding unit for holding forming data in the logic processing unit; a fault detecting unit for detecting a fault occurrence in the logic processing unit; and a reconfiguring unit for reconfiguring the spare logic processing unit having a logic circuit configuration similar to the logic processing unit, based on configuration data read out of the data holding unit, when the fault detecting unit detects a fault occurrence. The information processing apparatus can automatically reconfigure the system to reproduce its original normal function of a faulty forming element.

Claim:

- 1.An information apparatus comprising:
- * a plurality of logic processing units, each logic processing unit being a logic circuit realizing a predetermined function, said logic circuit comprising a plurality of logic forming elements;
- * at least one spare unit comprising a plurality of configurable logic forming elements;
- * data holding means for holding logic circuit forming data of each of said logic processing units;
- * fault detecting means for detecting a fault occurrence in each of said logic processing units; and
- * reconfiguring means for reading said logic circuit forming data of the logic processing unit in which said fault detecting means detected a fault occurrence and for reconfiguring at least one of the plurality of configurable logic forming elements in said spare unit, based on said logic circuit forming data, so as to form a logic circuit similar to said logic processing unit having the fault occurrence.

?

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-44581

(43)公開日 平成8年(1996)2月16日

(51) Int.Cl.6

1

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G06F 11/20

310 F

審査請求 未請求 請求項の数28 OL (全 34 頁)

(21)出願番号

特願平6-178846

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)7月29日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 小川原 英樹

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 古川 博司

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 真田 有

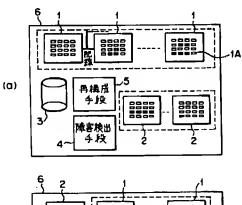
(54)【発明の名称】 自己修復機能付き情報処理装置

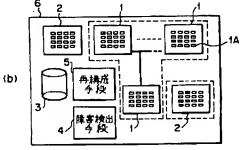
(57)【要約】

【目的】 本発明は、プログラミング可能な情報処理装置で、特に、自己修復機能をもつものに関し、障害に対してその構成要素を元来の正常な機能を再現できるように自動的に再構成することにより、多重障害に対応しつつ装置を小型化、低価格化することを目的とする。

【構成】 論理構成要素1Aにより構成され所定機能を 実現する論理処理部1と、論理構成要素により再構成可 能に構成され論理処理部1の所定機能を再現しうる予備 論理処理部2と、論理処理部1の構成データを保持する データ保持手段3と、論理処理部1での障害発生を検出 する障害検出手段4と、障害検出手段4による障害発生 検出時にデータ保持手段3から読み出した構成データに 基づき予備論理処理部2を論理処理部1と同一の論理回 路構成になるように再構成する再構成手段5とをそなえ るように構成する。

第1の発明の原理ブロック図





【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の論理構成要素により論理回路として構成され、所定機能を実現する論理処理部がそなえられるとともに、

複数の論理構成要素により論理回路として再構成可能に 構成され、各論理処理部の所定機能を再現しうる少なく とも一つの予備論理処理部がそなえられ、

該論理処理部における論理回路構成データを保持するデータ保持手段と、

該論理処理部での障害発生を検出する障害検出手段と、 該障害検出手段により該論理処理部での障害の発生を検 出した場合、当該障害の発生した論理処理部についての 論理回路構成データを該データ保持手段から読み出し、 その論理回路構成データに基づいて、該予備論理処理部 を、複数の論理構成要素により当該障害の発生した論理 処理部と同一の論理回路構成になるように再構成する再 構成手段とがそなえられていることを特徴とする、自己 修復機能付き情報処理装置。

【請求項2】 当該障害の発生した論理処理部における 当該障害の発生要因にかかる論理構成要素を診断する論 20 理構成要素診断手段がそなえられ、

該論理構成要素診断手段により診断された当該障害の発生要因にかかる論理構成要素を除いた論理構成要素からなる、当該障害の発生した論理処理部を、予備論理処理部として用いることを特徴とする、請求項1記載の自己 修復機能付き情報処理装置。

【請求項3】 該論理処理部が複数そなえられている場合、該予備論理処理部を、複数の該論理処理部のうちの特定の論理処理部と同一の論理回路構成に予め構成しておくことを特徴とする、請求項1記載の自己修復機能付 30 き情報処理装置。

【請求項4】 当該障害の発生した論理処理部に代えて 該予備論理処理部を使用している代替使用情報を記憶す る記憶手段がそなえられ、該予備論理処理部の代替使用 以後の電源投入時もしくはリセット時には、該記憶手段 の代替使用情報に基づいて、当該障害の発生した論理処 理部に代えて該予備論理処理部を使用することを特徴と する、請求項1記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項5】 未使用状態の予備論理処理部もしくは障 客発生後の論理処理部に対する給電を禁止する給電禁止 40 手段がそなえられていることを特徴とする、請求項1記 載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項6】 該論理処理部が複数そなえられている場合、前記の障害検出手段および再構成手段が各論理処理部毎にそなえられる一方、前記のデータ保持手段および障害論理要素診断手段が複数の該論理処理部に対して共通にそなえられていることを特徴とする、請求項1記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項7】 該論理構成要素が、論理回路の最小構成要素である論理セルであることを特徴とする、請求項1 50

~6のいずれかに記載の自己修復機能付き情報処理装 置。

【請求項8】 該論理処理部および該予備論理処理部が、複数の該論理セルからなる論理モジュールであることを特徴とする、請求項7記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項9】 該論理処理部および該予備論理処理部が、複数の該論理セルからなる論理モジュールを複数そなえてなる集積回路であることを特徴とする、請求項7 10 記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項10】 該論理処理部および該予備論理処理部が複数の集積回路からなるユニットであり、各集積回路が、複数の該論理セルからなる論理モジュールを複数そなえて構成されていることを特徴とする、請求項7記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項11】 該論理処理部および該予備論理処理部が、複数の集積回路からなるユニットを複数そなえてなる情報処理器であり、各集積回路が、複数の該論理セルからなる論理モジュールを複数そなえて構成されていることを特徴とする、請求項7記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項12】 複数の論理構成要素により論理回路として構成され、所定機能を実現する論理処理部がそなえられるとともに、

通常時には使用されない複数の予備論理構成要素がそな えられ、

該論理処理部における論理回路構成データを保持するデータ保持手段と、

該論理処理部での障害の発生を検出する障害検出手段 と、

障害の発生した論理処理部における当該障害の発生要因 にかかる論理構成要素を診断する障害論理要素診断手段 と

該障害検出手段により該論理処理部での障害の発生を検出した場合、当該障害の発生した論理処理部についての論理回路構成データを該データ保持手段から読み出し、その論理回路構成データに基づき、該予備論理構成要素と、該障害論理要素診断手段により診断された当該障害の発生要因にかかる論理構成要素を除いた論理構成要素とを用いて当該障害の発生した論理処理部と同一機能を再構成するための再構成データを算出する再構成データ計算手段と、

該再構成データ計算手段により算出された前記再構成データに基づいて、該論理処理部を、該予備論理構成要素と該障害論理要素診断手段により診断された当該障害の発生要因にかかる論理構成要素を除いた論理構成要素とにより当該障害の発生した論理処理部と同一機能を実現するように再構成する再構成手段とがそなえられていることを特徴とする、自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項13】 当該障害の発生要因にかかる論理構成

要素に代えて該予備論理構成要素を使用している代替使 用情報を記憶する記憶手段がそなえられ、該予備論理構 成要素の代替使用以後の電源投入時もしくはリセット時 には、該記憶手段の代替使用情報に基づいて、当該障害 の発生要因にかかる論理構成要素に代えて該予備論理構 成要素を使用することを特徴とする、請求項12記載の 自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項14】 未使用状態の予備論理構成要素もしく は当該障害の発生要因にかかる論理構成要素に対する給 電を禁止する給電禁止手段がそなえられていることを特 10 徴とする、請求項12記載の自己修復機能付き情報処理 装置。

【請求項15】 障害の発生に伴い該予備論理構成要素 を再構成に使用した結果、該論理処理部の予備論理構成 要素の数が一定の基準値以下となった場合に、その旨を 通知する通知手段がそなえられていることを特徴とす る、請求項12記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項16】 前記複数の予備論理構成要素が、該論 理処理部内に予め設けられていることを特徴とする、請 求項12記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項17】 該予備論理構成要素が、該論理処理部 での障害の発生時に該再構成データ計算手段により算出 された再構成データに応じて、該論理処理部の外部から 追加されることを特徴とする、請求項12記載の自己修 復機能付き情報処理装置。

【請求項18】 該論理処理部が複数そなえられている 場合、該予備論理構成要素として、当該障害の発生した 論理処理部以外の論理処理部における論理構成要素が用 いられることを特徴とする、請求項12記載の自己修復 機能付き情報処理装置。

【請求項19】 複数の論理構成要素により論理回路と して再構成可能に構成され、各論理処理部の所定機能を 再現しうる少なくとも一つの予備論理処理部がそなえら れ、該再構成データ計算手段による再構成データの算出 が不能となった場合、該再構成手段が、当該再構成不能 になった論理処理部についての論理回路構成データを該 データ保持手段から読み出し、その論理回路構成データ に基づいて、該予備論理処理部を、複数の論理構成要素 により当該再構成不能になった論理処理部と同一の論理 回路構成になるように再構成することを特徴とする、請 40 従来の技術(図31) 求項12記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項20】 該論理処理部が複数そなえられている 場合、該予備論理処理部を、複数の該論理処理部のうち の特定の論理処理部と同一の論理回路構成に予め構成し ておくことを特徴とする、請求項19記載の自己修復機 能付き情報処理装置。

【請求項21】 当該再構成不能になった論理処理部に 代えて該予備論理処理部を用いている代替使用情報を記 億する記憶手段がそなえられ、該予備論理処理部の代替 使用以後の電源投入時もしくはリセット時には、該記憶 50 ・第6実施例の説明(図22、図23)

手段の代替使用情報に基づいて、当該再構成不能になっ た論理処理部に代えて該予備論理処理部を使用すること

を特徴とする、請求項19記載の自己修復機能付き情報 **処理装置。**

【請求項22】 未使用状態の予備論理処理部もしくは 再構成不能後の論理処理部に対する給電を禁止する給電 禁止手段がそなえられていることを特徴とする、請求項 19記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項23】 該論理処理部が複数そなえられている 場合、前記の障害検出手段および再構成手段が各論理処 理部毎にそなえられる一方、前記のデータ保持手段、障 害論理要素診断手段および再構成データ計算手段が複数 の該論理処理部に対して共通にそなえられていることを 特徴とする、請求項12記載の自己修復機能付き情報処 理装置。

【請求項24】 該論理構成要素および該予備論理構成 要素が、論理回路の最小構成要素である論理セルである ことを特徴とする、請求項12~23のいずれかに記載 の自己修復機能付き情報処理装置。

20 【請求項25】 該論理処理部が、複数の該論理セルか らなる論理モジュールであることを特徴とする、請求項 24記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【請求項26】 該論理処理部が、複数の該論理セルか らなる論理モジュールを複数そなえてなる集積回路であ ることを特徴とする、請求項24記載の自己修復機能付 き情報処理装置。

【請求項27】 該論理処理部が複数の集積回路からな るユニットであり、各集積回路が、複数の該論理セルか らなる論理モジュールを複数そなえて構成されているこ 30 とを特徴とする、請求項24記載の自己修復機能付き情 報処理装置。

【請求項28】 該論理処理部が、複数の集積回路から なるユニットを複数そなえてなる情報処理器であり、各 集積回路が、複数の該論理セルからなる論理モジュール を複数そなえて構成されていることを特徴とする、請求 項24記載の自己修復機能付き情報処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】(目次)

産業上の利用分野

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段(図1.図2)

作用(図1.図2)

実施例

- ・第1実施例の説明(図3~図8)
- ・第2実施例の説明(図9~図15)
- ・第3実施例の説明(図16, 図17)
- ・第4実施例の説明 (図18, 図19)
- ・第5実施例の説明(図20、図21)

- 第7実施例の説明(図24,図25)
- 第8実施例の説明(図26,図27)
- ・第9実施例の説明(図28~図30) 発明の効果

[0002]

【産業上の利用分野】本発明は、プログラミング可能な 情報処理装置(例えば論理モジュール、集積回路、ユニ ット、情報処理器、計算機システム)に関し、特に、自 己修復機能をもつ情報処理装置に関する。

[0003]

【従来の技術】近年、情報処理システムに対しその信頼 性を高めることが要求されており、例えば障害発生時に は情報処理システム自体がオペレータ等に頼ることなく 復旧処理を行なえるようにして、信頼性を高めた情報処 理システムが提案されている。このような情報処理シス テムとしては、システムの一部においてハードウェア障 害が発生した場合においても、システム全体としての動 作を止めることなく、障害部位の切り離しや代替回路の 稼働等により、人手を介さないで障害の復旧が行なえる ようにした自己修復機能を有するものがある。

【0004】上記の自己修復機能付き情報処理システム としては、例えば、ホットスタンバイ方式に代表される ように、構成要素を多重化し主系で障害が発生した時に 予備系へ切り替える方式によるものの他に、図31に示 すような方式によるものが提案されている。即ち、この 図31に示す自己修復機能付き情報処理システムは、例 えば無停止型コンピュータに代表されるような髙信頼情 報処理装置にみられるものであり、この図31におい て、201はCPUポード、202はLANポード、2 03は回線ポードであり、これらはそれぞれブリント板 30 ユニットにより構成される一方、複数のプリント板ユニ ットにより多重化して構成されている。

【0005】また、各プリント板ユニットは、複数の集 積回路により、それぞれ、CPUポード201,LAN ボード202及び回線ボード203として機能するよう に構成されている。さらに、204はCPUポード20 1, LANポード202及び回線ポード203を相互に 接続するバックプレーンボード、205はLANのトラ ンシーバ、206は回線切替器、207は回線切替器2 06に接続された回線網である。

【0006】このような構成により、図31に示す自己 修復機能付き情報処理システムにおいては、多重化され た各プリント板ユニットのうち、一枚のプリント板ユニ ットを動作させ、動作中のプリント板ユニットが故障し た場合には、そのプリント板ユニットの動作を停止さ せ、予備のプリント板ユニットを動作させて運転を継続 することが行なわれる。

【0007】 具体的には、1枚の回線ボード203が動 作している際に、この動作中の回線ボード203に故障 止させ、回線切替器206により例えば予備の回線ボー ド203を動作させて運転を継続させている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、第1の 方式による自己修復機能付き情報処理システムでは、シ ステムの一構成要素としての集積回路一つが壊れただけ でもあっても、システムごと切り替える必要があるた め、現用系及び予備系としての情報処理システムをそな えなければならず、システムが大型で髙価格になるとい 10 う課題がある。

【0009】また、現用系の故障又は障害に基づいて、 システムの運転が現用系から予備系に切り替わると、こ の現用系の故障は、予備系が継続して運転されている間 に、人手により修理または交換を行なう必要があるた め、現用系の修理中に予備系に障害が発生した場合(多 重障害) に対応することができないという課題もある。 また、第2の方式による自己修復機能付き情報処理シス テムでは、集積回路一つが壊れてもシステムごと切り替 える必要はないが、各プリント板ユニットを丸ごと二重 20 化させる必要があり、システムの大型化を避けることが できなかった。

【0010】このため、解決策として、記憶回路におけ る交替メモリや、磁気ディスク装置における代替セクタ 領域を用意する方式に代表されるように、小さな単位で 故障箇所を予備部分に置き換える方式が考えられるが、 この方式では予備部分を小型化できるという利点がある ものの、予備部分はメモリや磁気ディスク等のメモリ機 能を有する特定部分であり、メモリ機能を有しない他の 部分で障害が発生した場合には代替とすることができな い課題がある。

【0011】特に、人工衛星等の隔離された空間で用い られるシステムでは、外部から部品の取替などの処置を 施すことがほとんど不可能であり、このようなシステム については、その内部のみで出来る限り自己修復を行な うことが望まれる。しかし、上述した第1および第2の 方式では、修復に限界があり、ごく一部で故障が発生 し、その他の多くの部分が正常な場合でも、システム毎 あるいはユニット毎切り替えられるため、多くの正常な 部分を全く利用することができなかった。

【0012】本発明は、このような課題に鑑み創案され たもので、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の 障害に対してその構成要素を元来の正常な機能を再現で きるように自動的に再構成することにより、多重障害に 対応しつつ装置を小型化、低価格化した、自己修復機能 付き情報処理装置を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】図1 (a). (b) は第 1の発明の原理プロック図であり、図1 (a) は障害発 生時の情報処理装價6を示すものであり、図1(b)は が発生した場合には、その回線ポード203の動作を停 50 同図 (a) での障害が復旧した時の情報処理装置6を示

すものである。また、この図1 (a), (b) に示す情 報処理装置6は、論理処理部1,予備論理処理部2,デ ータ保持手段3,障害検出手段4及び再構成手段5をそ なえている。

【0014】ここで、論理処理部1は、複数の論理構成 要素1Aにより論理回路として再構成可能に構成されて いるものであり、予備論理処理部2は、複数の論理構成 要素1Aにより論理回路として再構成可能に構成され、 各論理処理部1の所定機能を再現しうるもので、この予 た、データ保持手段3は、論理処理部1における論理回 路構成データを保持するものであり、障害検出手段4 は、論理処理部1での障害発生を検出するものである。

【0015】さらに、5は再構成手段であり、この再構 成手段5は、障害検出手段4により論理処理部1での障 害の発生を検出した場合、当該障害の発生した論理処理 部1についての論理回路構成データをデータ保持手段3 から読み出し、その論理回路構成データに基づいて、予 備論理処理部2を、複数の論理構成要素1Aにより当該 障害の発生した論理処理部1と同一の論理回路構成にな 20 るように再構成するものである(請求項1)。

【0016】また、当該障害の発生した論理処理部1に おける当該障害の発生要因にかかる論理構成要素1Aを 診断する論理構成要素診断手段がそなえられ、論理構成 要素診断手段により診断された当該障害の発生要因にか かる論理構成要素を除いた論理構成要素1Aからなる、 当該障害の発生した論理処理部を、予備論理処理部2と して用いることができる(請求項2)。

【0017】さらに、論理処理部1が複数そなえられて いる場合、予備論理処理部2を、複数の論理処理部1の 30 うちの特定の論理処理部1と同一の論理回路構成に予め 構成しておくこともできる (請求項3)。また、当該障 害の発生した論理処理部1に代えて予備論理処理部2を 使用している代替使用情報を記憶する記憶手段がそなえ られ、予備論理処理部2の代替使用以後の電源投入時も しくはリセット時には、記憶手段の代替使用情報に基づ いて、当該障害の発生した論理処理部1に代えて予備論 理処理部2を使用することができる(請求項4)。

【0018】さらに、未使用状態の予備論理処理部2も しくは障害発生後の論理処理部1に対する給電を禁止す 40 る給電禁止手段をそなえることもできる(請求項5)。 また、論理処理部1が複数そなえられている場合、障害 検出手段4および再構成手段5が各論理処理部1毎にそ なえられる一方、データ保持手段3および障害論理要素 診断手段を複数の論理処理部1に対して共通にそなえる ことができる(請求項6)。

【0019】さらに、論理構成要素1Aを、論理回路の 最小構成要素である論理セルとすることができ(請求項 7)、この場合においては、論理処理部1および予備論

としたり(請求項8)、複数の論理セルからなる論理モ ジュールを複数そなえてなる集積回路としたりすること ができる(請求項9)。

【0020】また、この場合において、論理処理部1お よび予備論理処理部2を、複数の集積回路からなるユニ ットとし、各集積回路を、複数の論理セルからなる論理 モジュールを複数そなえて構成することができるほか (請求項10)、論理処理部1および予備論理処理部2 を、複数の集積回路からなるユニットを複数そなえてな 備論理処理部2は少なくとも一つそなえられている。ま 10 る情報処理器とし、各集積回路を、複数の論理セルから なる論理モジュールを複数そなえて構成することができ る(請求項11)。

> 【0021】図2(a), (b) は第2の発明の原理プ ロック図であり、図2 (a) は障害発生時の情報処理装 置14を示すものであり、図2(b)は同図(a)での 障害が復旧した時の情報処理装置14を示すものであ る。ここで、13は論理処理部であり、この論理処理部 13は、複数の論理構成要素7Aにより論理回路として 構成され、所定機能を実現するものであり、7日は複数 の予備論理構成要素であり、この予備論理構成要素 7 B は通常時には使用されないようになっている。

> 【0022】また、8はデータ保持手段であり、このデ 一夕保持手段8は、論理処理部13における論理回路構 成データを保持するものである。さらに、9は障害検出 手段であり、この障害検出手段9は、論理処理部13で の障害の発生を検出するものである。また、10は障害 論理要素診断手段であり、この障害論理要素診断手段1 0は、障害の発生した論理処理部13における当該障害 の発生要因にかかる論理構成要素7Aを診断するもので

【0023】11は再構成データ計算手段であり、この 再構成データ計算手段11は、障害検出手段9により論 理処理部13での障害の発生を検出した場合、当該障害 の発生した論理処理部13についての論理回路構成デー タをデータ保持手段8から読み出し、その論理回路構成 データに基づき、予備論理構成要素 7 Bと、障害論理要 素診断手段10により診断された当該障害の発生要因に かかる論理構成要素7Aを除いた論理構成要素とを用い て当該障害の発生した論理処理部13と同一機能を再機 成するための再構成データを算出するものである。

【0024】さらに、12は再構成手段であり、この再 構成手段12は、再構成データ計算手段11により算出 された再構成データに基づいて、論理処理部13を、予 備論理構成要素7Bと障害論理要素診断手段10により 診断された当該障害の発生要因にかかる論理構成要素 7 Aを除いた論理構成要素とにより当該障害の発生した論 理処理部13と同一機能を実現するように再構成するも のである(請求項12)。

【0025】また、当該障害の発生要因にかかる論理構 理処理部2を、複数の論理セルからなる論理モジュール 50 成要素7Aに代えて予備論理構成要素7Bを使用してい

る代替使用情報を記憶する記憶手段がそなえられ、予備 論理構成要素7Bの代替使用以後の電源投入時もしくは リセット時には、記憶手段の代替使用情報に基づいて、 当該障害の発生要因にかかる論理構成要素7Aに代えて 予備論理構成要素 7 Bを使用することができる (請求項 13).

【0026】さらに、未使用状態の予備論理構成要素7 Bもしくは当該障害の発生要因にかかる論理構成要素7 Aに対する給電を禁止する給電禁止手段をそなえること もできる(請求項14)。また、障害の発生に伴い予備 10 論理構成要素7Bを再構成に使用した結果、論理処理部 13の予備論理構成要素7Bの数が一定の基準値以下と なった場合に、その旨を通知する通知手段をそなえるこ とができる(請求項15)。

【0027】さらに、複数の予備論理構成要素7日を、 論理処理部13内に予め論理構成要素7Aと同等の機能 に構成してから設けてもよいし(請求項16)、論理処 理部13での障害の発生時に再構成データ計算手段11 により算出された再構成データに応じて、論理処理部1 3の外部から追加するように構成してもよい(請求項1 7)。

【0028】また、論理処理部13が複数そなえられて いる場合、予備論理構成要素7Bとして、当該障害の発 生した論理処理部13以外の論理処理部13における論 理構成要素7Aを用いることができる(請求項18)。 さらに、複数の論理構成要素7Aにより論理回路として 再構成可能に構成され、各論理処理部13の所定機能を 再現しうる少なくとも一つの予備論理処理部がそなえら れ、再構成データ計算手段11による再構成データの算 出が不能となった場合、再構成手段12が、当該再構成 30 不能になった論理処理部13についての論理回路構成デ ータをデータ保持手段8から読み出し、その論理回路構 成データに基づいて、予備論理処理部を、複数の論理構 成要素7Aにより当該再構成不能になった論理処理部1 3と同一の論理回路構成になるように再構成してもよい (請求項19)。

【0029】この場合において、論理処理部13が複数 そなえられている場合、予備論理処理部を、複数の論理 処理部13のうちの特定の論理処理部13と同一の論理 回路構成に予め構成しておくことができる(請求項2 0)。また、当該再構成不能になった論理処理部13に 代えて予備論理処理部を用いている代替使用情報を記憶 する記憶手段がそなえられ、予備論理処理部の代替使用 以後の電源投入時もしくはリセット時には、記憶手段の 代替使用情報に基づいて、当該再構成不能になった論理 処理部13に代えて予備論理処理部を使用することもで きる(請求項21)。

【0030】さらに、未使用状態の予備論理処理部もし くは再構成不能後の論理処理部13に対する給電を禁止 10

2)。また、論理処理部13が複数そなえられている場 合、障害検出手段9および再構成手段12が各論理処理 部13年にそなえられる一方、データ保持手段8、障害 論理要素診断手段10および再構成データ計算手段11 を複数の論理処理部13に対して共通にそなえることが できる(請求項23)。

【0031】さらに、論理構成要素7Aおよび予備論理 構成要素 7 Bを、論理回路の最小構成要素である論理セ ルとすることができ(請求項24)、この場合において は、論理処理部13を、複数の論理セルからなる論理モ ジュールとしたり(請求項25)、複数の論理セルから なる論理モジュールを複数そなえてなる集積回路とする ことができる(請求項26)。

【0032】また、論理処理部13が複数の集積回路か らなるユニットであり、各集積回路を、複数の論理セル からなる論理モジュールを複数そなえて構成することが できるほか(請求項27)、論理処理部13が、複数の 集積回路からなるユニットを複数そなえてなる情報処理 器であり、各集積回路を、複数の論理セルからなる論理 モジュールを複数そなえて構成することができる(請求 項28)。

[0033]

【作用】上述の図1 (a), (b) に示す第1の発明の 自己修復機能付き情報処理装置では、論理処理部1にお いては、複数の論理構成要素1Aにより論理回路として 構成され、それぞれ所定機能を実現しており、また、予 備論理処理部2は、複数の論理構成要素1Aにより論理 回路として再構成可能に構成され、各論理処理部1の所 定機能を再現することができる一方、データ保持手段3 においては、論理処理部1における論理回路構成データ を保持している。

【0034】障害検出手段4において、論理処理部1で の障害発生を検出すると(図1(a)参照)、再構成手 段5により、当該障害の発生した論理処理部1について の論理回路構成データをデータ保持手段3から読み出 し、その論理回路構成データに基づいて、予備論理処理 部2を、複数の論理構成要素1Aにより当該障害の発生 した論理処理部1と同一の論理回路構成になるように再 構成することにより、当該障害を復旧させることができ る (図1 (b) 参照, 請求項1)。

【0035】また、論理構成要素診断手段により、当該 障害の発生した論理処理部1における当該障害の発生要 因にかかる論理構成要素 1 A を診断する一方、診断され た当該障害の発生要因にかかる論理構成要素1Aを除い た論理構成要素1Aからなる、当該障害の発生した論理 処理部を、予備論理処理部2として用いることができる ので、次回の障害発生に際しては、これを用いて再構成 処理を行なえる(請求項2)。

【0036】さらに、論理処理部1が複数そなえられて する給電禁止手段をそなえることもできる(請求項2 50 いる場合、予備論理処理部2を、複数の論理処理部1の

うちの特定の論理処理部1と同一の論理回路構成に予め 構成しておくことにより、特定の論理処理部1における 障害発生の検出時には、データ保持手段3からの論理回 路構成データの読み出しや再構成手段5による再構成を 行なうことなく、その特定の論理処理部1を予備論理処 理部2に切り換えるだけで修復可能である(請求項 3)。

【0037】また、予備論理処理部2の代替使用以後の 電源投入時もしくはリセット時には、記憶手段の代替使 用情報に基づいて、当該障害の発生した論理処理部1に 10 代えて予備論理処理部2を使用することにより、再度、 再構成手段5による論理回路の再構成処理を行なう必要 がない(請求項4)。さらに、給電禁止手段により、未 使用状態の予備論理処理部2もしくは障害発生後の論理 処理部1に対する給電を禁止することで、電力消費を抑 制することができる(請求項5)。

【0038】また、論理処理部1が複数そなえられている場合、障害検出手段4および再構成手段5を各論理処理部1毎にそなえる一方、データ保持手段3および障害論理要素診断手段が複数の論理処理部1に対して共通に 20 そなえることにより、装置の構成を簡素化できる (請求項6)。さらに、論理構成要素1Aを、論理回路の最小構成要素である論理セルとすることができ (請求項7)、この場合においては、論理処理部1および予備論理処理部2を、複数の論理セルからなる論理モジュールとしたり (請求項8)、複数の論理セルからなる論理モジュールを複数そなえてなる集積回路としながら、障害に対する復旧を行なうことができる (請求項9)。

【0039】また、この場合において、論理処理部1および予備論理処理部2を、複数の集積回路からなるユニ 30ットとし、各集積回路を、複数の論理セルからなる論理モジュールを複数そなえて構成しながら、障害に対する復旧を行なったり(請求項10)、論理処理部1および予備論理処理部2を、複数の集積回路からなるユニットを複数そなえてなる情報処理器とし、各集積回路を、複数の論理セルからなる論理モジュールを複数そなえて構成しながら、障害に対する復旧を行なうことができる(請求項11)。

【0040】また、上述の図2(a),(b)に示す第2の発明の自己修復機能付き情報処理装置では、論理処 40理部13が、複数の論理構成要素7Aにより論理回路として構成され、所定機能を実現している。なお、複数そなえた予備論理構成要素7Bは通常時には使用されず、また、データ保持手段8では論理処理部13における論理回路構成データを保持している。

【0041】さらに、障害検出手段9では論理処理部1 13の所定機能を再現しうる少なくとも一つの予備論理 3での障害の発生を検出し、障害論理要素診断手段10 処理部をそなえておき、再構成データ計算手段11によ では障害の発生した論理処理部13における当該障害の 名再構成データの算出が不能となった場合には、再構成 発生要因にかかる論理構成要素7Aを診断する。また、 に 事後出手段9により論理処理部13での障害の発生を 50 3についての論理回路構成データをデータ保持手段8か

12

検出した場合(図2(a)参照)、再構成データ計算手段11において、当該障害の発生した論理処理部13についての論理回路構成データをデータ保持手段8から読み出し、その論理回路構成データに基づき、予備論理構成要素7Bと、障害論理要素診断手段10により診断された当該障害の発生要因にかかる論理構成要素7Aを除いた論理構成要素とを用いて当該障害の発生した論理処理部13と同一機能を再構成するための再構成データを算出する。

【0042】そして、再構成手段12により、再構成データ計算手段11により算出された前配再構成データに基づいて、論理処理部13を、予備論理構成要素7Bと障害論理要素診断手段10により診断された当該障害の発生要因にかかる論理構成要素7Aを除いた論理構成要素とにより当該障害の発生した論理処理部13と同一機能を実現するように再構成することにより、当該障害を復旧させることができる(図2(b)参照、請求項12)。

【0043】また、予備論理構成要素7Bの代替使用以後の電源投入時もしくはリセット時には、記憶手段の代替使用情報に基づいて、当該障害の発生要因にかかる論理構成要素7Bを使用することにより、再度、再構成手段12による再構成処理を行なう必要がない(請求項13)。さらに、給電禁止手段により、未使用状態の予備論理構成要素7Bもしくは当該障害の発生要因にかかる論理構成要素7Aに対する給電を禁止し、電力消費を抑制することができる(請求項14)。

【0044】また、障害の発生に伴い予備論理構成要素7Bを再構成に使用した結果、論理処理部13の予備論理構成要素7Bの数が一定の基準値以下となった場合には、通知手段によりその旨を通知することができる(請求項15)。さらに、図1(a),(b)では、複数の予備論理構成要素7Bを、論理処理部13内に予め設けているが(請求項16)、予備論理構成要素7Bを、論理処理部13での障害の発生時に再構成データ計算手段11により算出された再構成データに応じて、論理処理部13の外部から追加することにより、論理処理部13の構成を簡素化できる(請求項17)。

1 【0045】また、論理処理部13が複数そなえられている場合、予備論理構成要素7Bとして、当該障害の発生した論理処理部13以外の論理処理部13における論理構成要素7Aを用いて、再構成を行なうこともできる(請求項18)。さらに、複数の論理構成要素7Aにより論理回路として再構成可能に構成され、各論理処理部13の所定機能を再現しうる少なくとも一つの予備論理処理部をそなえておき、再構成データ計算手段11による再構成データの算出が不能となった場合には、再構成手段12により、当該再構成不能になった論理処理部1

ら読み出し、その論理回路構成データに基づいて、予備 論理処理部を、複数の論理構成要素 7 Aにより当該再構 成不能になった論理処理部13と同一の論理回路構成に なるように再構成することにより、当該障害を復旧させ ることができる(請求項19)。

【0046】この場合において、論理処理部13が複数 そなえられている場合、予備論理処理部を、複数の論理 処理部13のうちの特定の論理処理部13と同一の論理 回路構成に予め構成しておくことにより、特定の論理処 からのデータの読出や再構成手段12による再構成を行 なうことなく、その特定の論理処理部13を予備論理処 理部に切り換えるだけで修復可能である(請求項2 0).

【0047】また、予備論理処理部の代替使用以後の電 源投入時もしくはリセット時には、記憶手段の代替使用 情報に基づいて、当該再構成不能になった論理処理部1 3に代えて予備論理処理部を使用することにより、再 度、再構成手段12による論理回路の再構成処理を行な う必要がない(請求項21)。さらに、給電禁止手段に 20 より、未使用状態の予備論理処理部もしくは再構成不能 後の論理処理部13に対する給電を禁止することによ り、電力消費を抑制することができる(請求項22)。

【0048】また、論理処理部13が複数そなえられて いる場合、障害検出手段9および再構成手段12を各論 理処理部13毎にそなえる一方、データ保持手段8. 障 害論理要素診断手段10および再構成データ計算手段1 1を複数の論理処理部13に対して共通にそなえること により、装置の構成を簡素化できる(請求項23)。さ らに、論理構成要素 7 A および予備論理構成要素 7 B 30 る。 を、論理回路の最小構成要素である論理セルとすること ができ(請求項24)、この場合においては、論理処理 部13を、複数の論理セルからなる論理モジュールとし たり(請求項25)、複数の論理セルからなる論理モジ ュールを複数そなえてなる集積回路として、当該障害の 復旧を行なうことができる(請求項26)。

【0049】また、論理処理部13が複数の集積回路か らなるユニットであり、各集積回路を、複数の論理セル からなる論理モジュールを複数そなえて構成したり(請 求項27)、論理処理部13が、複数の集積回路からな 40 るユニットを複数そなえてなる情報処理器であり、各集 積回路を、複数の論理セルからなる論理モジュールを複 数そなえて構成することにより、当該障害の復旧を行な うことができる(請求項28)。

[0050]

【実施例】

(a) 第1 実施例の説明

図3は本発明の第1実施例にかかる自己修復機能付き情 報処理装置の概略を示すプロック図であり、この図3に 14

観測を行なうような人工衛星に搭載されるものである。 【0051】ここで、この図3に示す情報処理装置は、 マイクロプロセッサユニット(MPU)20,障害検出 回路21、再構成データ保持機構22、アダプタ23、 コマンド管制装置24, メモリ25, DSP(ディジタ ルシグナルプロセッサ) 部26、DMA (ダイレクトメ モリアクセス) コントローラ27、タイマ28及びアダ プタ群29をそなえて構成され、DSP部26はDSP 用メモリ26Aをそなえている。また、MPU20は、 理部13が再構成不能になった場合、データ保持手段8 10 情報処理装置全体にわたる処理と統括制御するものであ り、アダプタ23及びコマンド管制装置24を経由して 通信系と接続される一方、DSP(ディジタルシグナル プロセッサ部) 26を経由して観測系と接続され、アダ プタ群29を経由してデータレコーダ、姿勢制御系、電 源供給系と接続されている。

> 【0052】なお、上述の通信系、観測系、データレコ ーダ、姿勢制御系及び電源供給系は、ともに、この図3 においては図示されていない。ところで、アダプタ2 3. メモリ25、DSP部26、DMAコントローラ2 7、タイマ28、及びアダプタ群29は再プログラミン グ可能な論理回路、例えば、FPGA(フィールド・プ ログラマブル・ゲート・アレイ)を複数個使用して構成 されている。

【0053】ここで、FPGAとは、ユーザの手元で機 能を定義することができるASIC (Application Spec ific Integrated Circuit) であって、十分な集積度を 有するものである。また、FPGAは、複数の論理セル からなり、プログラミングによりこれらの論理セルを組 み合わせることで各種機能を実現できるようになってい

【0054】近年、電子回路の集積度向上のための研 究、開発によって、多くの電子システムの技術特性が改 善されているが、このFPGAについても、論理アーキ テクチャにおける飛躍的な進歩の結果、ユーザ自身が開 発を行なうことができるようになっている。また、FP GAは、集積度が高いというカスタムVLSIの利点 と、設計、生産、市場に出すまでの期間が短時間で済む という標準ICの利点とを兼ね備えており、ユーザがプ ログラミングするという柔軟性が得られることにより、 デザインの変更や生産数量の変動に対するリスクを大幅 に減少できるようになっている。

【0055】本実施例において各FPGAは、衛星打ち 上げ前に予め所定の各機能を実現するようにFPGAを プログラムされている。このFPGAにより、本衡星が 軌道投入後であっても、MPU20の指示により内部の 論理構成を再構成することができるようになっている。 また、各々のFPGAはその内部に未使用の論理セルを 残してあり、それらを予備論理回路として使用するよう になっている。

示す情報処理装置(情報処理システム)は、例えば科学 50 【0056】図4は本発明の第1実施例にかかる自己修

復機能付き情報処理装置の要部を詳細に示すブロック図であり、この図4に示す情報処理装置は、例えば複数の論理モジュールからなる集積回路により構成されている。ここで、34は複数のFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ,論理処理部)であり、このFPGA34は複数の論理セル(論理構成要素)及び複数の予備論理セル(予備論理構成要素)により論理回路として再構成可能に構成されて所定機能を実現する論理モジュールであり、例えば前述の図3におけるDSP部26,DMAコントローラ27又はタイマ28として 10の機能を実現するようになっている。

【0057】ここで、論理セルとは論理回路の最小構成要素であり、集積回路とは、複数の論理モジュールを内包できるプログラミング可能なハードウェアの最小構成要素であり、論理モジュールとは、複数の論理セルにより構成されてあるまとまった機能を有するものである。また、障害検出回路(障害検出手段)21は、前述の図3における障害検出回路21に対応するもので、FPGA34において障害が発生した場合に障害検出信号を発生することにより、障害が発生したことをMPU20に20 通知するものである。

【0058】メモリ25についても、前述の図3におけ るメモリ25に対応するもので、このメモリ25は、F PGA34における論理回路構成データを保持する再構 成データ保持機構 (データ保持手段) 22を有するとと もに、FPGA34に必要な予備論理セルの数の基準値 を格納する領域59を有している。さらに、このメモリ 25は、例えば図7に示すような、各FPGA34毎の 論理セルに係る使用可能/不可能状態等が登録されてい る論理セルテーブル(記憶手段) 25 Aをそなえてい る。即ち、この論理セルテーブル25Aは、障害の発生 要因にかかる論理セルに代えて予備論理セルを使用して いる代替使用情報を記憶するものであり、予備論理セル の代替使用以後の電源投入時もしくはリセット時には、 記憶手段の代替使用情報に基づいて、当該障害の発生要 因にかかる論理セルに代えて予備論理セルを使用するこ とにより、所定機能を有するFPGA34を構成するこ とができるようになっている。

【0059】57はスキャンチェック回路(障害論理要素診断手段)であり、このスキャンチェック回路57は、障害検出回路21からの障害検出信号を受けたMPU20の指示(スキャンチェック指示信号)により、FPGA34のスキャンチェックを行なうことにより、障害の発生したFPGA34における当該障害の発生要因にかかる論理セルを診断し特定するものであり、診断結果(例えば図5(a),(b)に示す論理セル36が障害発生論理セルである旨)はMPU20に障害報告信号として通知されるようになっている。

【0060】また、MPU20は情報処理装置全体にわ発生要認たる処理を統括制御するものである。具体的には、障害50

16

検出回路21によりFPGA34での障害の発生を検出した場合、当該障害の発生したFPGA34についての論理回路構成データをメモリ25の再構成データ保持機構22から読み出し、その論理回路構成データに基づき、予備論理セルと、スキャンチェック回路57により診断された当該障害の発生要因にかかる論理セルを除いた論理セルとを用いて当該障害の発生したFPGA34と同一機能を再構成するための再構成データ計算手段35としての機能を有し、また、障害の発生したFPGA34を再構成するために、このFPGA34をリセットするリセット信号をも出力するようになっている。

【0061】ところで、上述の再構成データ計算手段35において算出された再構成データは、例えば図8に示すような構成を有している。また、予備論理セルの残数が5パーセント程度未満においては、再構成データの計算は失敗することがあるため、上記のメモリ25の基準値格納領域59に格納されている予備論理セル数の基準値は、FPGA34における論理セル全体の数の例えば10%に設定されている。従って、MPU20の制御により、予備論理セルの残数を5パーセント程度未満とならないようにしているので、再構成データの計算の失敗を防止することができるようになっている。

【0062】再構成機構(再構成手段)30は、MPU20により算出された再構成データに基づいて、FPGA34を、予備論理セルとスキャンチェック回路57により診断された当該障害の発生要因にかかる論理セルを除いた論理セルとにより当該障害の発生したFPGA34と同一機能を実現するように再構成するものであり、再構成実行部52とシリアルメモリ58とをそなえている。

【0063】ここで、シリアルメモリ58は、MPU20において算出された再構成データを並列データで入力され、FPGA34からの読み出しクロックにより、再構成データをシリアルデータ(ビットストリームデータ)に変換してFPGA34へ供給するものである。また、再構成実行部52は、FPGA34上にそなえられ、シリアルメモリ58からの再構成データに基づき、予備論理セルと障害の発生要因にかかる論理セルを除いた論理セルとにより論理回路を再構成するものである。

【0064】例えば、図5(a)に示すような、論理セル38が実線(A)により接続されて論理回路として構成されるFPGA34において障害が検出された場合においては、MPU20は、スキャンチェック回路57に対して、点線(B)で示すようなスキャンパスによるスキャンチェックを行なう旨の指示を行なうようになっている。これにより、スキャンチェック回路57によるスキャンチェック結果から、論理セル38のうち、障害の発生要因にかかる論理セル36が特定されるようになっている。

【0065】そして、再構成機構30においては、図5 (b) に示すように、障害の発生要因にかかる論理セル 36を除いた論理セル及び予備論理セル37を用いて、 実線 (C) に示すように配線し直して前述の図5 (a) に示す論理回路と同様の機能を有する論理回路を再構成 するようになっているのである。また、MPU20は、 FPGA34における未使用状態の予備論理セルもしく は障害の発生要因にかかる論理セルに対する給電を禁止 する給重禁止手段32としての機能を有するとともに、 障害の発生に伴って、再構成機構30の再構成処理によ 10 いるのである。 って、FPGA34の予備論理セルを再構成に使用した 結果、FPGA34の予備論理セルの数がメモリ25に 格納されている一定の基準値以下となった場合に、その 旨を通信系に対してアラームを送出することにより通知 する通知手段33としての機能をも有している。

【0066】上述の構成により、本発明の第1実施例に かかる自己修復機能付き情報処理装置の動作を、図6に 示すフローチャートを用いて以下に説明する。即ち、障 害検出回路21において、パスエラーの発生(ステップ A1), アクセスタイムアウト(ステップA2) 又はウ 20 オッチドッグタイマエラー (ステップA3) により障害 が検出されると、この障害検出回路21は、障害検出信 号をMPU20に対して出力する。

【0067】MPU20においては、障害検出回路21 からの障害検出信号を入力されると、検出された障害 が、ソフトウェアによる対処ができるか否かを判断する (ステップA4)。ここで、ソフトウェアによる対処が できると判断された場合においては、当該障害用のエラ ー処理ルーチンによる処理が行なわれるが (ステップA) 4のYESルートからステップA5)、ソフトウェアに 30 よる対処ができないと判断された場合は、情報処理シス テムの動作を一時停止させる(ステップA6)。

【0068】次に、MPU20は、全てのFPGA34 にわたって、スキャンチェック回路57によるスキャン チェックを行なうことを、スキャンチェック指示信号を 出力して指示する(ステップA7~ステップA10)。 即ち、FPGA34においては、スキャンチェック回路 57からの信号(スキャンイン)を入力され(ステップ A8)、例えば図5(a)における点線(B)で示すよ うなスキャンパスを経て信号(スキャンアウト)はスキ 40 する(ステップA19)。 ャンチェック回路57に出力される。

【0069】スキャンチェック回路57においては、上 記の信号(スキャンアウト)を入力され、スキャンチェ ックを行なうことにより(ステップA9)、障害の発生 したFPGA34における当該障害の発生要因にかかる 論理セル(例えば図5(a),(b)における論理セル 36)を診断し特定する。上記のスキャンチェック回路 57による論理セルの診断結果は、MPU20に対して 障害報告信号として出力されるが、MPU20は、この

18

FPGA34に障害論理セルが存在していないと判断さ れた場合は、再び他のFPGA34におけるスキャンチ ェックが行なわれるが(ステップA10のNOルー ト)、障害論理セルが存在していると判断された場合 は、例えば図7に示すような、メモリ25における論理 セルテープル25A中で障害発生論理セルに対応するフ ィールドの使用可能フラグをクリアする(ステップA1 1)。これにより、MPU20は、FPGA34におけ る障害の発生した論理セルを使用しないように制御して

【0070】また、障害論理セルが存在している場合、 MPU20が、FPGA34における障害が発生した論 理セルを使用しないように制御するとともに、MPU2 0は、FPGA34における論理回路構成データをメモ リ25から読み込むとともに(ステップA12)、FP GA34に必要な予備論理セルの数の基準値を読み込 み、使用可能な論理セルの数が回路を再構成するに必要 な値を満足しているか否かを判断する(ステップA1 3) .

【0071】ここで、使用可能な論理セルの数が回路を 再構成するに必要な値を満足していない場合は、論理回 路を再構成することができないので、ユーザはFPGA 34の修理依頼を行なうが(ステップA14)、使用可 能な論理セルの数が回路を再構成するに必要な値を満足 している場合は、MPU20の再構成データ計算手段3 5において、FPGA34における論理回路構成データ を用いて例えば図8に示すような再構成データを計算す る (ステップA 1 5)。

【0072】MPU20において計算された再構成デー タは、FPGA34が読み出すことのできるフォーマッ トとしてのピットストリームデータに変換され(ステッ プA16)、再構成機構30のシリアルメモリ58に出 力されて書き込まれる(ステップA17)。そして、M PU20からFPGA34に対して、リセット信号を出 カして(ステップA18)、FPGA34において構成 されている論理回路をリセットし、再構成実行部52 は、シリアルメモリ58に対して再構成データ読出クロ ックを出力することにより再構成データを読み込んで、 その再構成データに基づいて当該FPGA34を再構成

【0073】その後、MPU20では、メモリ25の論 理セルテーブル25Aを参照し、再構成の終了したFP GA34における予備論理セルの数をカウントする(ス テップA20)。ここで、再構成の終了したFPGA3 4の予備論理セルの数と、メモリ25に格納されている 各FPGA34に必要な予備論理セルの数の基準値59 とを比較し(ステップA21)、予備論理セルが基準値 以上残っている場合は、ステップA7に戻り、スキャン チェック回路57によるスキャンチェックが行なわれて 障害報告信号に基づき、スキャンチェックの行なわれた 50 いないFPGA34が存在していれば、前述したステッ

プA8~A22による処理を行なう。

【0074】さらに、予備論理セルが基準値以上残って いない場合は、通知手段33により、その旨を通信系に 対してアラームを送出した後(ステップA22)、ステ ップA7に戻る。なお、ステップA7において全てのF PGA34に障害論理セルが存在しないと判断された場 合は、初期プログラム読み込み処理(IPL処理)が行 なわれ (ステップA7のNOルートからステップA2 3)、障害が復旧する。

自己修復機能付き情報処理装置によれば、FPGA34 と、予備論理セル37と、再構成データ保持機構22 と、障害検出回路21と、スキャンチェック回路57 と、マイクロプロセッサ21と、再構成機構30とをそ なえ、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の障害 に対してその構成要素を元来の正常な機能を再現できる ように自動的に再構成することにより、多重障害に対応 しつつ装置を小型化、低価格化することができる利点が ある。

【0076】さらに、論理セルテーブル25Aをそなえ 20 たことにより、電源投入時若しくはリセット時において も、装置は障害を検出することなくIPL処理を行なえ るので、装置の高信頼化に寄与できる利点がある。ま た、MPU20が給電禁止手段32としての機能を有す ることにより、障害の発生要因にかかる論理セルに対す る給電を禁止することができるので、装置の消費電力を 節約することができる利点もある。

【0077】さらに、MPU20が通知手段33として の機能を有することにより、予備論理セルの数を管理す ることができるので、装置の信頼性向上に寄与すること 30 ができる。また、複数の予備論理セルが、FPGA34 内に予め設けられているので、障害の発生したFPGA を用いて回路を再構成することができ、装置の省スペー ス化により小型化ひいては低価格化を実現することがで きる。

【0078】なお、上述の本実施例においては、図4に 示すように、論理処理部としてのFPGA34を2個設 けた場合について説明しているが、本発明はこれに限定 されず、1個あるいは3個以上設けるように構成しても よい。

(b) 第2実施例の説明

図9は本発明の第2実施例にかかる自己修復機能付き情 報処理装置の要部を詳細に示すプロック図であり、この 図9に示す情報処理装置も、前述の第1実施例における 図3に示すものと同様に、例えば科学観測を行なうよう な人工衛星に搭載され、例えば複数の集積回路からなる プリント板ユニットにより構成されている。

【0079】ところで、この図9に示す情報処理装置 は、図3にて示したものとほぼ同様の機能を有する障害 検出回路111,MPU112,再構成データ保持機構 50 5及びインターフェイス接続部120を経由して図示し

113, DMA (ダイレクトメモリアクセス) コントロ ーラ114, DSP (ディジタルシグナルプロセッサ) 及びDSP用メモリを含むDSP部115及びメモリ1 16をそなえている。

【0080】また、118は図4に示すシリアルメモリ 58と同様の機能を果たすDPR (デュアルポートRA M) 、119は図4に示すスキャンチェック回路57と 同様の機能を果たすスキャンチェック回路、120はイ ンターフェイス接続部である。また、前述の第1実施例 【0075】 このように、本発明の第1実施例にかかる 10 と異なり、MPU112. DMAコントローラ114. DSP部115及び2つの予備論理回路117A、11 7 Bは、それぞれFPGA (論理処理部) により構成さ れている(以下、符号112, 114, 115及び11 7A. 117BはFPGAと記載する)。

> 【0081】即ち、FPGA112、114及び115 は、複数の論理セルにより論理回路として構成された論 理モジュールであり、それぞれMPU, DMAコントロ ーラ、DSP部を実現するようになっており、FPGA 117A、117Bは、複数の論理構成要素により論理 回路として再構成可能に構成され、各FPGA112, 114及び115の所定機能を再現しうるものである。

> 【0082】さらに、各FPGA112, 114, 11 5及び117A, 117Bと再構成データ保持機構11 3とメモリ116とはデータ転送パス40、診断パス4 1, リセットパス42により接続されている。即ち、デ ータ転送パス40により、障害検出回路111, 再構成 データ保持機構113, メモリ116及び各FPGA用 のDPR118が相互に接続され、診断パス41によ り、各FPGA用のスキャンチェック回路119が相互 に接続され、リセットバス42により、各FPGA11 2, 114, 115及び117A, 117Bが相互に接 続され、さらに、各FPGA112, 114, 115及 び117A, 117Bとインターフェイス接続部120 とがDV/RVパスインターフェイス123, DV/R Vパス43を介して接続されている。

【0083】また、上記のデータ転送バス40、診断バ ス41, リセットパス42及びDV/RVパス43は二 重化されるとともに、FPGA112、再構成データ保 持機構113及びメモリ116についても二重化されて 40 おり、これらはいずれも障害発生時に切り換えを行なえ るようになっている。ところで、障害検出回路(障害検 出手段) 111は、MPU、DMAコントローラ、DS P部として機能する論理回路が構成されたFPGAの障 害を検出するもので、障害が発生した場合に、その旨を 障害検出信号としてデータ転送パス40を介してMPU 112に出力するものである。

【0084】また、MPUとして構成されたFPGA1 12は、情報処理装置全体にわたる処理を統括制御する ものであって、DSP部として構成されたFPGA11 ない観測系と接続される。そして、本実施例のFPGA 112には、障害検出回路111によりMPU、DMA コントローラ, DSP部として機能するFPGA11 2. 114. 115での障害の発生を検出した場合、障 害の発生したFPGAだけでなくその他のFPGAの状 態に基づいて、再構成データ保持機構113から読み出 し、その論理回路構成データに基づき、予備論理セル と、スキャンチェック回路119により診断された当該 障害の発生要因にかかる論理セルを除いた論理セルとを 用いて当該障害の発生した論理処理部と同一機能を再構 10 成するための再構成データを算出する再構成データ算出 手段としての機能がそなえられている。

【0085】また、FPGA112は、未使用状態の予 備論理回路117A、117Bもしくは障害発生後のF PGAに対する給電を禁止する給電禁止手段としての機 能も有している。さらに、再構成データ保持機構(デー 夕保持手段) 113は、FPGA112, 114, 11 5における論理回路構成データを保持するものである。

【0086】また、スキャンチェック回路(論理構成要 素診断手段) 119は、各FPGA毎に設けられ、障害 20 の発生した論理処理部における当該障害の発生要因にか かる論理構成要素を診断するものであり、診断結果は、 MPUとして機能するFPGA112に出力されるよう になっている。また、メモリ1116は、障害の発生した FPGAに代えて予備論理回路としてのFPGA117 A, 117Bを使用している代替使用情報を記憶する記 億手段としての機能を有しており、予備論理回路117 A. 117Bの代替使用以後の電源投入時もしくはリセ ット時には、メモリ116における代替使用情報に基づ いて、当該障害の発生したFPGAに代えて予備論理回 30 路117A、117Bを使用するようになっている。さ らに、このメモリ116は、各FPGAに必要な予備論 理セルの数の基準値についても格納されるとともに、各 FPGA毎の論理セルに係る使用可能/不可能状態等が 登録されている論理セルテーブル116Aをそなえてい

【0087】例えば、論理セルテーブル116Aにおい ては、各FPGA112, 114, 115, 117A, 117B毎に、図10(a), (b) に示すような割合 の使用可能/不可能状態にある論理セルの数が登録され 40 ている。ここで、各FPGA毎に、使用不可論理セルの 数は(D)のような割合になっており、予備論理セルの 数は(E)のような割合になっており、各FPGAの機 能を実現するための論理回路の構成に必要な論理セルの 数は(F)のような割合になっている。

【0088】なお、図10(a)においては、DSP部 としてのFPGA115に障害が発生している場合を示 しており、予備論理セルを使用しても、(G)で示す領 域分の数の論理セルが不足している。さらに、121は

1は、障害検出回路111によりFPGA112, 11 4, 115での障害の発生を検出した場合、当該障害の 発生したFPGAについての論理回路構成データを再構 成データ保持機構113から読み出し、その論理回路構 成データと、メモリ116の論理セルテーブル116A に格納されている各FPGA毎の論理セルに係る使用可 能/不可能状態に基づき、論理回路として再構成処理を 行なうものであって、各FPGA毎に、DPR118及 び再構成実行部122をそなえて構成されている。

【0089】ここで、上記の再構成処理としては、以下 に示すように3種類の態様がある。即ち、まず第1の態 様としては、前述の第1実施例と同様に、当該障害の発 生したFPGA内の予備論理セルを用いて、FPGAの 再構成を行なうものである。また、第2の態様として は、上述の第1の態様で再構成が行なえない場合に、F PGA112, 114, 115間相互の機能の入れ替え るようにして再構成を行なうように制御するものであ る。

【0090】例えば、図10(a)に示すように、予備 論理回路117A, 117Bを除く3つのFPGA11 2, 114, 115のうちで、DSP部としてのFPG A115に障害が発生し、予備論理セルを使用しても (G) で示す領域分の数の論理セルが不足している場 合、他のFPGA112, 114においての使用不可論 理セルの数を参照し、当該FPGA115の機能を他の FPGAと入れ替えれば論理回路として再構成が行なえ る場合は、FPGA115と入れ替え対象のFPGAと をリセットし、前述の第1実施例の場合と同様の方法に より再構成を行なうものである。

【0091】この場合においては、障害の発生している FPGA115は、DMAコントローラとしてのFPG A114と機能を相互に入れ替える、即ち、FPGA1 14をDSP部として再構成し、FPGA115をDM Aコントローラとして再構成すれば、図10(b)に示 すように論理セルの不足分がなくなり、DMAコントロ ーラ、DSP部とも正常に動作することができる。

【0092】さらに、第3の態様としては、上述のいず れの方法でも再構成が行なえない場合に、MPU112 が、予備論理回路としてのFPGA117A、117B を用いて当該障害の発生したFPGAと同一の論理回路 構成になるように再構成を行なうように制御するもので ある。例えば、図11に示すように、MPUとしてのF PGA112及びDSP部としてのFPGA115に障 害が発生し、予備論理セルを使用しても(G)で示す領 域分の数の論理セルが不足している場合、図12に示す ように、各FPGAにおいて使用可能な論理セルの数の 多い順にソートされた第1テーブルを作成するととも に、各機能を有する論理回路を構成するに必要な論理セ ルの数の多い順にソートされた第2テーブルを作成し、 再構成機構(再構成手段)であり、この再構成機構12 50 対応する論理セルの数をそれぞれ比較し、全てのFPG

Aにおいて使用可能な論理セルの数が、各機能を有する 論理回路を構成するに必要な論理セルの数よりも大きい 組み合わせがあるか否かを判定する。

【0093】この場合においては、FPGA114、1 17A, 115, 117B, 112において使用可能な 論理セルの数と、それぞれDSP部、MPU、DMAコ ントローラ、2つの予備論理回路を論理回路として構成 するに必要な論理セルの数との組み合わせを求めること ができる。上述のようにして求められた各FPGAと各 機能との組み合わせに基づいて、再構成機構121にて 10 **論理回路の再構成を行なうことにより、図13に示すよ** うに、論理セルの不足分がなくなり、DSP部としての FPGA114, DMAコントローラとしてのFPGA 115及びMPUとしてのFPGA117Aはともに正 常に動作することができる。

【0094】なお、上記のように、MPUとしてのFP GA112において障害が発生した場合においては、待 機系のFPGA112が、再構成機構121による再構 成を行なうように制御している。さらに、上記第2の態 様における、FPGA112, 114, 115間相互の 20 機能の入れ替えるような再構成処理においても、第3の 態様のMPUとしてのFPGA112と同様に、第1及 び第2テーブルを作成し、この第1テーブルと第2テー プルとの比較に基づいて、論理回路の再構成を行なうこ とができる。

【0095】また、上記第3の態様によりFPGA11 7A, 117Bを用いて当該障害の発生したFPGAと 同一の論理回路構成になるように再構成が行なわれた場 合は、スキャンチェック回路119により診断された当 該障害の発生要因にかかる論理セルを除いた論理セルか 30 らなる、当該障害の発生したFPGAを、自身の使用可 能なセル数よりも少ない論理回路を再構成するための予 備論理回路として用いることができる。

【0096】例えば、図14に示すように、DSP部と してのFPGA115に障害が発生し、DSP部として 機能するFPGAがFPGA117Aと入れ替わった場 合において、FPGA115を、自身の使用可能なセル 数よりも少ない論理回路を再構成するための予備論理回 路とすることができるのである。上述の構成により、本 発明の第2実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装 40 置の動作を、図15のフローチャートを用いて以下に説 明する。

【0097】即ち、障害検出回路111において、バス エラーの発生(ステップB1)、アクセスタイムアウト (ステップB2) 又はウォッチドッグタイマエラー (ス テップB3)により障害が検出されると、この障害検出 回路111は、障害検出信号をMPU112に対して出 力する。MPU20においては、障害検出回路111か らの障害検出信号を入力されると、検出された障害が、 ソフトウェアによる対処ができるか否かを判断する(ス 50 用可能な論理セルの数が、各機能を有する論理回路を構

24

テップB4)。

【0098】ここで、ソフトウェアによる対処ができる と判断された場合においては、当該障害用のエラー処理 ルーチンによる処理が行なわれるが(ステップB4のY ESルートからステップB5)、ソフトウェアによる対 処ができないと判断された場合は、情報処理システムの 動作を一時停止させる(ステップB4のNOルートから ステップB6)。

【0099】そして、MPU(MPU自体に障害が発生 した場合には予備系のMPU)として機能するFPGA 112は、FPGA112, 114, 115にわたり、 スキャンチェック回路119によるスキャンチェックを 行なうことを、スキャンチェック指示信号を出力して指 示し、スキャンチェック回路119からのスキャンチェ ック結果を示す信号に基づいて、障害の発生した各FP GA毎に、当該障害の発生要因にかかる論理セルを診断

【0100】また、当該障害の発生要因にかかる論理セ ルを診断し特定すると、メモリ116における論理セル テーブル116A中で障害発生論理セルに対応するフィ ールドの使用可能フラグをクリアする(ステップB 8)。これにより、MPU112は、障害の発生したF PGAにおける障害発生要因の論理セルを使用不可の論 理セルとするように制御している。

【0101】さらに、MPU112においては、論理セ ルテープル116Aに格納されている、各FPGAにお いて使用可能な論理セルの数と、再構成データ保持機構 113に保持されている、各機能を有する論理回路を構 成するに必要な論理セルの数とを対応させて比較し、障 害の発生した各FPGAに関して、使用可能論理セルの 数が再構成に必要な値を満足するか否かを判定する(ス テップB9)。即ち、障害の発生したFPGAにおいて 使用可能な論理セルの数が、対応する機能を有する論理 回路を構成するに必要な論理セルの数よりも大きいか否 かを判定するのである。

【0102】ここで、障害の発生したFPGAにおいて 使用可能な論理セルの数が、対応する機能を有する論理 回路を構成するに必要な論理セルの数よりも小さい場合 は、MPU112は、各FPGAを使用可能論理セルの 数が多い順にソートされた第1テーブルを作成するとと もに(ステップB9のNOルートからステップB10、 図12参照)、各機能を有する論理回路を構成するに必 要な論理セルの数の多い順にソートされた第2テープル を作成する(ステップB11、図12参照)。

【0103】そして、第1テープルと第2テープルとを 比較し、各FPGAがその中にそれぞれの回路を構成す るのに必要な使用可能論理セルを持っているか否かを判 定する(ステップB12)。即ち、上述の第1テーブル と第2テープルとを比較し、全てのFPGAにおいて使

成するに必要な論理セルの数よりも大きい組み合わせで あるか否かを判定する。

【0104】ここで、第1テーブルと第2テーブルとの判定結果が、全てのFPGAにおいて使用可能な論理セルの数が、各機能を有する論理回路を構成するに必要な論理セルの数よりも大きい組み合わせでない場合は、本装置は、自動的に当該障害の発生したFPGAの修理依頼をユーザに行なう(ステップB12のNOルートからステップB13)。

【0105】ここで、ステップB9において、障害の発 10 生したFPGAにおいて使用可能な論理セルの数が対応する機能を有する論理回路を構成するに必要な論理セルの数よりも大きい場合は(ステップB9のYESルート)、各障害の発生したFPGA内の予備論理セルを用いて論理回路を再構成する(ステップB14)。また、ステップB12において、第1テープルと第2テーブルとの判定結果が、全てのFPGAにおいて使用可能な論理セルの数が、各機能を有する論理回路を構成するに必要な論理セルの数よりも大きい組み合わせである場合は(ステップB12のYESルート)、第1テープルにお 20 ける各FPGAについて、第2テープルにて指定された機能を有する論理回路を再構成する(ステップB1

【0106】上記のようにして再構成処理が行なわれると、MPU112においては、再構成が行なわれた後の各FPGA上の予備論理セルの数を求め(ステップB15)、各FPGAにおける予備論理セルの数と、メモリ116に格納されている、各FPGAに必要な予備論理セルの基準値とを比較する(ステップB16)。ここで、各FPGAにおける予備論理セルの数が基準値よりも小さい場合は、その旨をアラーム処理し(ステップB17)、大きい場合は、初期プログラム読み込み処理(IPL処理)が行なわれ(ステップB18)、情報処理装置は復旧する。

【0107】このように、本発明の第2実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置によれば、FPGA112,114,115と、予備論理回路117と、再構成データ保持機構113と、障害検出回路111と、再構成機構121とをそなえ、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の障害に対してその構成要素を元来の正常40な機能を再現できるように自動的に再構成することにより、第1実施例と同様に、多重障害に対応しつつ装置を小型化、低価格化することができる利点がある。

【0108】また、スキャンチェック回路119をそなえ、診断された障害発生要因にかかる論理セルを除いた論理セルからなる、当該障害の発生したFPGAを、予備論理処理回路として用いることができるので、多重障害に対しても高い信頼性を維持しながら復旧を行なうことができる。さらに、メモリ116をそなえ、障害の発生したFPGAに代えて予備論理回路としてのFPGA

26

117A, 117Bを使用している代替使用情報を記憶しておき、代替使用以後の電源投入若しくはリセット時においても、装置は障害を検出することなくIPL処理を行なえるので、装置の高信頼化に寄与できる。

【0109】また、FPGA112が給電禁止手段としての機能を有することにより、未使用状態の予備論理回路117A, 117Bもしくは障害発生後のFPGAに対する給電を禁止することができ、装置の消費電力を節約することができる。

10 (c)第3実施例の説明

図16,図17は本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情報処理装置も、前述の第1,第2実施例と同様に、例えば科学観測を行なうような人工衛星に搭載されるものである。

【0110】また、この図16に示す情報処理装置は、 前述の第2実施例にかかる情報処理装置に比して、集積 回路でなくプリント板ユニット等のユニットにより構成 され、自己修復の単位となる論理処理部は、論理モジュ ールでなく集積回路(FPGA)65-1~65-8で ある点が異なる。さて、この図16において、62はプリント板ユニット等のユニット、61は動作中の集積回 路群、64は予備集積回路群、65-7,65-8は予 備集積回路(予備論理処理部)、63は障害が発生した 論理セルである。

【0111】ここで、集積回路65-1~65-8は、複数の論理セルからなる論理モジュールを複数そなえてなる、プログラミング可能なハードウェアの最小構成要素であり、ユニット62は、複数(図中、8つ)の集積回路65-1~65-8からなる例えばプリント板ユニット等であり、プログラミング可能なハードウェアである。

【0112】このような構成により、本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置においては、図16に示すように、動作中の集積回路群61における集積回路65-6の論理セル63で障害が発生すると、前述の第1実施例の場合と同様の方法により、図17に示すように、その論理セル63を含む集積回路65-6を切り離し、予備集積回路65-7を動作中の集積回路群61に含めて動作させることにより、障害を復旧させる。

【0113】このように、本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置においても、論理処理部及び予備論理処理部としての集積回路(FPGA)65-1~65-8をそなえ、前述の第2実施例と同様に、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の障害に対してその構成要素を元来の正常な機能を再現できるように自動的に再構成することにより、多重障害に対応しつつ装置を小型化、低価格化することができる利点がある。

生したFPGAに代えて予備論理回路としてのFPGA 50 【0114】なお、上述の本実施例においては、予備集

積回路65-7,65-8をそなえ、集積回路65-1 ~65-6における論理セルで障害が発生した場合に、 この予備集積回路65-7,65-8を用いることによ り、前述の第2実施例と同様の方法により、障害を復旧 させているが、これに限定されず、例えば各集積回路6 5-1~65-6に予備論理セル(予備論理構成要素) をそなえ、第1実施例と同様の方法により、障害が発生 した場合にこの予備論理セルを用いて当該障害が発生し た集積回路を再構成することもできる。

【0115】 (d) 第4実施例の説明

図18,図19は本発明の第4実施例にかかる自己修復 機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情 報処理装置も、前述の第1~第3実施例と同様に、例え ば科学観測を行なうような人工衛星に搭載されるもので ある。また、この図18に示す情報処理装置は、前述の 第3 実施例にかかる情報処理装置に比して、ユニットで なく複数のユニットよりなる情報処理器により構成さ れ、自己修復の単位となる論理処理部は、集積回路でな $\langle 122 \rangle$ $\langle 122 \rangle$

【0116】さて、この図18において、72は複数の 20 ユニット75-1~75-3よりなるプログラミング可 能な情報処理器、71はユニット75-1, 75-2よ りなる動作中のユニット群、74はユニット(予備論理 処理部)75-3よりなる予備ユニット群、65は集積 回路 (FPGA)、63は障害が発生した論理セルであ る。

【0117】なお、集積回路65及び論理セル63につ いては、前述の第3実施例におけるものと同様の機能を 有している。このような構成により、本発明の第4実施 例にかかる自己修復機能付き情報処理装置においては、 図18に示すように、動作中のユニット群71における ユニット75-6の論理セル63で障害が発生すると、 前述の第2実施例の場合と同様の方法により、図19に 示すように、その論理セル63を含むユニット75-2 を切り離し、予備ユニット75-3を動作中のユニット 群71に含めて動作させることにより、障害を復旧させ る。

【0118】このように、本発明の第4実施例にかかる 自己修復機能付き情報処理装置においては、論理処理部 及び予備論理処理部としてのユニット75-1~75-3をそなえ、前述の第2,第3実施例と同様に、情報処 理装置におけるさまざまな構成要素の障害に対してその 構成要素を元来の正常な機能を再現できるように自動的 に再構成することにより、多重障害に対応しつつ装置を 小型化、低価格化することができる利点がある。

【0119】なお、上述の本実施例においては、予備ユ ニット75-3をそなえ、ユニット75-1、75-2 における論理セルで障害が発生した場合に、この予備ユ ニット75-3を用いることにより、第2実施例と同様

ず、例えば各ユニット75-1、75-2に予備論理セ ル (予備論理構成要素)をそなえ、第1実施例と同様の 方法により、障害が発生した場合にこの予備論理セルを 用いて当該障害が発生したユニットを再構成することも できる。

【0120】(e)第5実施例の説明

図20、図21は本発明の第5実施例にかかる自己修復 機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情 報処理装置も、前述の第1~第4実施例と同様に、例え 10 ば科学観測を行なうような人工衛星に搭載されるもので ある。また、この図20に示す情報処理装置は、前述の 第3.4実施例にかかる情報処理装置に比して、ユニッ トや情報処理器ではなく、複数の情報処理器よりなる計 算機システムにより構成され、自己修復の単位となる論 理処理部は、集積回路やユニットではなく、情報処理器 85-1~85-3である点が異なる。

【0121】さて、この図20において、82は複数の 情報処理器85-1~85-3よりなるプログラミング 可能な計算機システム、81は情報処理器85-1.8 5-2よりなる動作中の情報処理器群、84は予備情報 処理器(予備論理処理部)85-3よりなる予備情報処 理器群、75はユニット、65は集積回路(FPG A)、63は障害が発生した論理セルである。

【0122】なお、情報処理器85-1~85-3は、 複数のユニット75からなるプログラミング可能なハー ドウェアである。また、ユニット75,集積回路65及 び論理セル63については、前述の第3又は第4実施例 におけるものと同様の機能を有している。このような構 成により、本発明の第5実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置においては、図20に示すように、動作 中の情報処理器群81における情報処理器85-2の論 理セル63で障害が発生すると、前述の第2実施例の場 合と同様の方法により、図21に示すように、その論理 セル63を含む情報処理器85-2を切り離し、予備情 報処理器85-3を動作中の情報処理器群81に含めて 動作させることにより、障害を復旧させる。

【0123】このように、本発明の第5実施例にかかる 自己修復機能付き情報処理装置においては、論理処理部 及び予備論理処理部としての情報処理器85-1~85 -3をそなえることにより、前述の第2~第4実施例と 同様に、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の障 害に対してその構成要素を元来の正常な機能を再現でき るように自動的に再構成することにより、多重障害に対 応しつつ装置を小型化、低価格化することができる利点 がある。

【0124】なお、上述の本実施例においては、予備情 報処理器85-3をそなえ、情報処理器85-1、85 - 2 における論理セルで障害が発生した場合に、この予 備情報処理器85-3を用いることにより、前述の第2 の方法により障害を復旧させているが、これに限定され 50 実施例と同様の方法により障害を復旧させているが、こ

れに限定されず、例えば各情報処理器85-1~85-2に予備論理セル(予備論理構成要素)をそなえ、前述 の第1実施例と同様に、障害が発生した場合に、この予 備論理セルを用いて当該障害が発生した情報処理器を再 構成することもできる。

【0125】(f)第6実施例の説明

図22、図23は本発明の第6実施例にかかる自己修復 機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情 報処理装置も、例えば科学観測を行なう人工衛星に適用 されるものである。また、この図22に示す情報処理装 10 置は、前述の第1実施例にかかる情報処理装置に比し て、論理処理部としてのFPGA(集積回路)34が複 数そなえられている場合、障害検出回路21および再構 成機構30が各FPGA34毎にそなえられるととも に、データ保持手段としての再構成データ保持機構2 2, 障害論理要素診断手段としての障害セル診断手段9 1 および再構成データ計算手段35が複数のFPGA3 4に対して共通にそなえられている点と、障害検出信号 及び再構成データの遺り取りを無線により行なっている 点が異なる。なお、図中、第1実施例におけるものと同 20 ので、設計の自由度も向上する。 符号のものは、同様の機能を有している。

【0126】従って、再構成データ保持機構22と再構 成データ計算手段35と障害セル診断手段91とによ り、第1情報処理装置93が構成されるとともに、障害 検出回路21と再構成機構30とFPGA34との組み 合わせ毎に、第2情報処理装置96が構成される。ま た、それぞれ第1情報処理装置93及び第2情報処理装 置96は、相互に遠隔して設けられ、第1情報処理装置 93は第2情報処理装置96とで無線通信を行なうため の通信手段92をそなえており、同様に、第2情報処理 30 装置96は通信手段97をそなえている。これにより、 第1情報処理装置93と第2情報処理装置96との間で 相互に無線通信が行なわれるようになっている。

【0127】さらに、第2情報処理装置96の障害セル 診断手段91は、前述の第1実施例におけるスキャンチ エック回路57と同様の機能を有するものであり、障害 検出回路21からの障害検出信号としての障害診断指示 信号94を、通信手段92を介して入力されると、当該 FPGA34における障害の発生要因にかかる論理セル を診断し特定するものである。

【0128】また、通信手段92は、上述の如く、第1 情報処理装置93の障害検出回路21からの障害診断指 示信号94を、通信手段97に送信するとともに、再構 成データ計算手段35において算出された再構成データ 95を通信手段97から受信するものである。上述の構 成により、本発明の第6実施例においては、ある第2情 報処理装置96のFPGA34の論理セル36にて障害 が発生したことを障害検出回路21において検出する と、通信手段97を用いることにより、障害診断指示信

に無線により出力する。再構成データ計算手段35にお いて障害セル診断手段91からの診断結果及び再構成デ ータ保持機構22からのデータに基づいた再構成データ を算出すると、通信手段92を用いることにより、この 再構成データ95を第2情報処理装置96の再構成機構 30に無線により出力する。これ以外の動作は、基本的 に第1実施例におけるものと同様に動作する。

【0129】即ち、図23に示すように、あるFPGA 34の論理セル36にて障害が発生しても、第1情報処 理装置93と第2情報処理装置96との間で信号を違り 取りすることにより、予備論理セル37を用いて回路を 再構成し、障害を復旧することができる。このように、 本発明の第6実施例における自己修復機能付き情報処理 装置によれば、再構成データ保持機構22,障害セル診 断手段91および再構成データ計算手段35が、複数の FPGA34 (第2情報処理装置96) に対して共通に そなえられていることにより、装置の省スペース化によ り装置の小型化ひいては低価格化を実現することがで き、さらに、装置の機能を遠隔して分けることができる

【0130】なお、本実施例においては、第2情報処理 装置96のFPGA34に予備論理セル(予備論理構成 要素) 37をそなえ、前述の第1実施例と同様に、障害 が発生した場合に、この予備論理セルを用いて当該障害 が発生したFPGAを再構成しているが、これに限定さ れず、例えば予備論理処理部としての予備FPGAをそ なえてなる第1情報処理装置をそなえ、FPGA34に おける論理セルで障害が発生した場合に、この予備FP GAを用いることにより、前述の第2実施例と同様の方 法により障害を復旧させることもできる。

【0131】(g)第7実施例の説明

図24, 図25は本発明の第7実施例にかかる自己修復 機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情 報処理装置も、例えば科学観測を行なう人工衛星に搭載 されるものである。また、本実施例にかかる情報処理装 置は、前述の第1実施例にかかる情報処理装置に比し て、論理処理部としてのFPGA(集積回路)34が複 数そなえられている場合、障害検出回路21および再構 成機構30が各FPGA34毎にそなえられるととも 40 に、データ保持手段としての再構成データ保持機構2 2, 障害論理要素診断手段としての障害セル診断手段9 1および再構成データ計算手段35が複数のFPGA3 4に対して共通にそなえられている点が異なる。なお、 図中、第1 実施例におけるものと同符号のものは、同様 の機能を有している。

【0132】従って、本実施例においても前述の第6実 施例と同様に、障害検出回路21と再構成機構30とF PGA34との組み合わせ毎に、第2情報処理装置10 0が構成されるとともに、再構成データ保持機構22と 号94を第1情報処理装置93の障害セル診断手段91 50 再構成データ計算手段35と障害セル診断手段91とに

より、第1情報処理装置93が構成される。なお、第1 情報処理装置93と各第2情報処理装置100とは通信 手段101により相互に通信を行なうことができるよう になっている。また、各第2情報処理装置100は、後 述する予備FPGA99を実装するための予備FPGA 実装領域102をそなえている。

【0133】さらに、本実施例にかかる情報処理装置 は、前述の各実施例に比して、予備論理セル98が、F PGA34での障害の発生時に再構成データ計算手段3 5により算出された再構成データに応じて、FPGA3 10 4の外部から追加されるようになっている点も異なる。 即ち、予備FPGA99は、各第2情報処理装置100 のFPGA34に共通して用いることができる予備論理 セル98をそなえており、各第2情報処理装置100の FPGA34の障害発生時には、この予備FPGA99 を、外部から予備FPGA実装領域102に追加して実 装することにより、障害を復旧できるようになってい る。

【0134】なお、第2情報処理装置100において、 104は今回障害が発生した論理セル、105は既に障 20 害が発生して使用不可となった2つの論理セル、103 は以前の障害発生に対して復旧が行なわれた後で動作中 の論理セル群である。上述の構成により、本発明の第7 実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置の動作 を、図24及び図25を用いて、以下に説明する。

【0135】即ち、図24に示すように、以前に障害が 発生して使用不可になった2つの論理セル105を除い て、復旧が行なわれて現在動作中の論理セル群103 に、再び障害が発生すると、障害検出回路21にてこれ を検出し、障害セル診断手段91にて障害要因となった 30 論理セル104を診断し特定する。再構成データ計算手 段35においては、FPGA34にて3つ目の使用不可 の論理セル104が障害セル診断手段91により特定さ れたとき、第1情報処理装置93の再構成データ計算手 段35では、FPGA34の内部の予備論理セルを用い ては障害に対する復旧が行なえないと判断する。

【0136】これに対し、図25に示すように、予備F PGA99を予備FPGA実装領域102に追加してか ら、再構成データ計算手段35では、再構成データ保持 機構22におけるデータ及び障害セル診断手段91から 40 の診断結果に基づいて、追加されたFPGA34Aの予 備論理セル34Bを使用した再構成データを算出する。

【0137】再構成データ計算手段35にて算出された 再構成データを、通信手段101を介して再構成機構3 0へを送信することにより、再構成機構30において は、障害を復旧できる。このように、本発明の第7実施 例にかかる自己修復機能付き情報処理装置によれば、再 構成データ保持機構22、障害セル診断手段91および 再構成データ計算手段35が、複数のFPGA34に対 して共通にそなえられ、予備論理セル98を外部から追 50 不可能となっても、使用頻度が低いため、実際上の運用

32

加することができるので、前述の第6実施例にて得られ る利点があるほか、同一のFPGAの障害に対する多数 回の障害に対しても、高い信頼性を維持しながら復旧を 行なうことができ、自己修復機能を飛躍的に向上させる ことができる。

【0138】なお、本実施例においては、予備FPGA 99に予備論理セル(予備論理構成要素)98をそな え、前述の第1実施例と同様に、障害が発生した場合 に、この予備論理セルを用いて当該障害が発生したFP GAを再構成しているが、これに限定されず、例えば予 備論理処理部としての予備FPGAをそなえ、FPGA・ 34における論理セルで障害が発生した場合に、この予 備FPGAを用いることにより、前述の第2実施例と同 様の方法により障害を復旧させることもできる。

【0139】(h)第8実施例の説明

図26,図27は本発明の第8実施例にかかる自己修復 機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情 報処理装置は、前述の第1実施例にかかる情報処理装置 に比して、集積回路(FPGA)上に論理処理部として の論理モジュールが複数そなえられている場合、予備論 理セル(予備論理構成要素)として、当該障害の発生し た論理モジュール以外の論理モジュールにおける論理セ ルを用いることができる点が異なる。

【0140】即ち、本実施例にかかる情報処理装置は、 図26,27に示すように、例えば計算機の外部記憶制 御装置に適用することができるものであり、この図2 6, 27において、130は集積回路(FPGA)であ り、この集積回路130は論理処理部としての2つの論 理モジュール133、134をそなえている。ここで、 論理モジュール133はハードディスク131を制御す るためのハードディスクコントローラとして構成され、 論理モジュール134はフロッピーディスク132を制 御するフロッピーディスクコントローラとして構成され ている。なお、135は論理モジュール133における 論理セル間を接続する論理パスである。

【0141】ここで、フロッピーディスク132はソフ トウェアを計算機に導入する時にだけ使用するものであ り、通常運用時には使用頻度が低い一方、ハードディス ク131は計算機を起動するためのソフトウェア及び処 理対象のデータを保持しており、使用頻度が高い。ま た、図26に示す集積回路130では、その中のすべて の論理セルが使用されているため、予備の論理セルが存 在せず、計算機の運用中に論理モジュール133におい て障害が発生した場合は、使用頻度の低い論理モジュー ル134の論理セルを予備論理セルとして使用するよう になっている。

【0142】これは、フロッピーディスクコントローラ 134の論理セルを予備論理セルとして用いることよ り、このフロッピーディスクコントローラ134が使用

には影響が少ないためである。なお、図26,27にお いて、障害検出回路21,再構成データ保持機構22及 び再構成データ計算手段35は前述の第1実施例におけ るものと同様の機能を有している。また、障害の発生し た論理モジュールの障害要因にかかる論理セルを診断す る障害論理要素診断手段及び再構成データ計算手段35 にて算出された再構成データに基づいて再構成を行なう 再構成機構は、図示を省略している。

【0 1 4 3】このような構成により、本発明の第 8 実施 例にかかる自己修復機能付き情報処理装置において、例 10 えば、図26における障害検出回路21において、論理 モジュール133の論理セル36に障害が発生したこと を検出すると、再構成データ計算手段35においては、 再構成データ保持機構22におけるデータに基づいて、 当該論理モジュール133の論理セルを予備論理セルと して用いずに、論理モジュール134の論理セル136 を予備論理セルとして用いた再構成データを求める。

【0144】これにより、図27に示すように、論理モ ジュール133は再構成されて障害を復旧することがで きる。なお、論理パス135は、論理モジュール134 20 の論理セル136が接続されている。このように、本発 明の第8実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置 によれば、論理モジュール133、134が複数そなえ られている場合、予備論理セルとして、当該障害の発生 した論理モジュール以外の論理モジュールにおける論理 セルを用いることにより、論理モジュール毎の機能にお ける装置の運用上の優先順位に基づいた柔軟な自己修復 機能を実現することができる。

【0145】(i)第9実施例の説明

図28~図30は本発明の第9実施例にかかる自己修復 30 機能付き情報処理装置を示す図であるが、本実施例の情 報処理装置は、前述の第2実施例にかかる情報処理装置 に比して、論理モジュール(論理処理部)が複数そなえ られている場合、予備論理モジュール(予備論理処理 部)を、複数の論理モジュールのうちの特定の論理モジ ュールと同一の論理回路構成に予め構成しておく点が異 なる。

【0146】即ち、図28において、141は集積回路 (FPGA) であり、この集積回路141は、複数の再 構成可能な論理セル149から構成されているものであ 40 り、パス142を介して相互に接続された複数の論理モ ジュール143~147をそなえるとともに、パス14 2に接続されておらず予備論理セルにより構成された予 備論理モジュール148をそなえている。

【0147】また、各FPGAは複数の論理セルから構 成されているもので、論理モジュール143はマイクロ プロセッサとして機能するように構成されている。同様 に、論理モジュール144はタイマ回路として、論理モ ジュール145~147は通信制御回路として機能する

は、予め通信制御回路として機能するように構成されて いる。集積回路141の中では、通信制御回路に構成さ れた部分の割合が高いため、論理セルの故障による障害 が最も発生し易いのは通信制御回路に構成された論理モ ジュールであると予測されるからである。

【0148】なお、この集積回路141には、論理モジ ュール143~148の障害を検出する障害検出回路1 52, 各論理モジュールにおける論理回路構成データを 保持する再構成データ保持機構154及び論理回路構成 データに基づいて再構成データを計算する再構成データ 計算手段153が接続されている。また、障害の発生し た論理モジュールの障害要因にかかる論理セルを診断す る論理構成要素診断手段及び再構成データ計算手段15 3にて算出された再構成データに基づいて再構成を行な う再構成機構は、図示を省略している。

【0149】上述の構成により、本発明の第9実施例に かかる自己修復機能付き情報処理装置では、例えば図2 8における通信制御回路として構成された論理モジュー ル147の論理セル151において障害が発生した場合 においては、図29に示すように、通信制御装置として 機能するように予め構成された論理モジュール148 を、パス142に接続することにより、通信制御回路1 47の障害を復旧することができる。

【0150】なお、障害の発生した論理モジュール14 7は、予備論理モジュールとして、次回の障害発生にそ なえて、通信制御回路として機能するように再構成し、 待機する。但し、障害が発生した論理セル151は使用 できないため、再構成データ計算手段153が、この論 理セル151を除いて再構成データを計算することによ り、論理モジュール147を再構成しておく。

【0151】また、例えば図28におけるタイマ回路と して構成された論理モジュール144の論理セル150 において障害が発生した場合においては、前述の第2実 施例と同様にして、図30に示すように、予備論理回路 としての論理モジュール148をタイマ回路として機能 するように再構成し、障害を復旧させる。即ち、論理セ ル150の障害発生時においては、論理モジュール14 8は通信制御回路として機能するように構成されている ので、再構成データ計算手段153において、再構成デ ータ保持機能154にて保持されているデータに基づい て再構成データを算出し、再構成データ計算手段153 にて算出された再構成データを用いて、図示しない再構 成機構において、論理モジュール148をタイマ回路と して機能するように再構成するのである。

【0152】なお、障害の発生した論理モジュール14 4は、予備論理モジュールとして、次回の障害発生にそ なえて、通信制御回路として機能するように再構成し、 待機する。但し、障害が発生した論理セル150は使用 できないため、再構成データ計算手段153が、この論 ように構成されている。ここで、論理モジュール148 50 理セル150を除いて再構成データを計算することによ

り、論理モジュール144を再構成しておく。

【0153】このように、本発明の第9実施例にかかる自己修復機能付き情報処理装置によれば、論理モジュール143~147が複数そなえられている場合、予備論理モジュール143~147のうちの特定の論理モジュールと同一の論理回路構成に予め構成しておくことにより、予備論理モジュールに予め構成されたものと同一の機能を有する論理モジュールに障害が発生した場合、復旧に要する時間を短縮でき、装置の処理速度向上に寄与することができる利点 10がある。

【0154】なお、この場合においては、再構成データ 計算手段153は、障害の発生した論理モジュール14 4について、前回障害が発生したタイマ回路として機能 するように再構成してもよい。また、上述の本実施例に おいては、タイマ回路として機能する論理モジュール1 44における論理セルで障害が発生した場合に、論理モジュール148を用いることにより、前述の第2実施例 と同様の方法により障害を復旧させているが、これに限 定されず、例えば第1実施例と同様の方法に基づき、再 の予備論理セルを用いた、論理モジュール144内 の予備論理セルを用いた、論理モジュール144を使用 しない再構成データを算出して、論理モジュール144 を再構成することもできる。

[0155]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の請求項 1,7~11配載の自己修復機能付き情報処理装置によれば、論理処理部と、予備論理処理部と、データ保持手段と、障害検出手段と、再構成手段とをそなえ、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の障害に対してその30構成要素を元来の正常な機能を再現できるように自動的に再構成することにより、多重障害に対応しつつ装置を小型化、低価格化することができる利点がある。

【0156】また、請求項2,19記載の本発明によれば、論理構成要素診断手段をそなえ、診断された障害発生要因にかかる論理構成要素を除いた論理構成要素からなる、当該障害の発生した論理処理部を、予備論理処理部として用いることができるので、多重障害に対しても高い信頼性を維持しながら障害の復旧を行なうことができる。

【0157】 請求項3,20記載の本発明によれば、論理処理部が複数そなえられている場合、予備論理処理部を、複数の論理処理部のうちの特定の論理モジュールと同一の論理回路構成に予め構成しておくことにより、予備論理処理部に予め構成されたものと同一の機能を有する論理処理部に障害が発生した場合、復旧に要する時間を短縮でき、装置の処理速度向上に寄与することができる利点がある。

【0158】さらに、請求項4,21記載の本発明による。また、請求項18記載の本発明によれば、論理処理れば、記憶手段をそなえ、障害の発生した論理処理部に50 部が複数そなえられている場合、予備論理構成要素とし

36

代えて予備論理処理部を使用している代替使用情報を記憶しておき、代替使用以後の電源投入若しくはリセット時においても、装置は障害を検出することなくIPL処理を行なえるので、装置の高信頼化に寄与できる。また、請求項5,22記載の本発明によれば、論理処理部が給電禁止手段としての機能を有することにより、未使用状態の予備論理処理部もしくは障害発生後の論理処理部に対する給電を禁止することができ、装置の消費電力を節約することができる。

【0159】さらに、請求項6,23記載の本発明によれば、データ保持手段、障害論理要素診断手段および再構成データ計算手段が、複数の論理処理部に対して共通にそなえられていることにより、装置の省スペース化により装置の小型化ひいては低価格化を実現することができ、さらに、装置の機能を遠隔して分けることができるので、設計の自由度も向上する。

【0160】また、請求項12,24~28記載の本発明の自己修復機能付き情報処理装置によれば、論理処理部と、予備論理構成要素と、データ保持手段と、障害検出手段と、障害論理要素診断手段と、再構成データ計算手段と、再構成手段とをそなえ、情報処理装置におけるさまざまな構成要素の障害に対してその構成要素を元来の正常な機能を再現できるように自動的に再構成することにより、多重障害に対応しつつ装置を小型化、低価格化することができる利点がある。

【0161】さらに、請求項13記載の本発明によれば、記憶手段をそなえたことにより、電源投入時若しくはリセット時においても、装置は障害を検出することなくIPL処理を行なえるので、装置の高信頼化に寄与できる利点がある。また、請求項14記載の本発明によれば、給電禁止手段としての機能を有することにより、障害の発生要因にかかる論理構成要素に対する給電を禁止することができるので、装置の消費電力を節約することができる利点もある。

【0162】さらに、請求項15記載の本発明によれば、通知手段としての機能を有することにより、予備論理構成要素の数を管理することができるので、装置の信頼性向上に寄与することができる。また、請求項16記載の本発明によれば、複数の予備論理構成要素が、論理処理部内に予め設けられているので、障害の発生した論理処理部を用いて回路を再構成することができ、装置の省スペース化により小型化ひいては低価格化を図ることができる。

【0163】さらに、請求項17記載の本発明によれば、予備論理構成要素を外部から追加することができるので、同一の論理処理部の障害に対する多数回の障害に対しても、高い信頼性を維持しながら復旧を行なうことができ、自己修復機能を飛躍的に向上させることができる。また、請求項18記載の本発明によれば、論理処理部が複数そなえられている場合、予備論理機成要素とし

て、当該障害の発生した論理処理部以外の論理処理部に おける論理構成要素を用いられることにより、論理処理 部毎の機能における装置の運用上の優先順位に基づいた 柔軟な自己修復機能を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a), (b) は第1の発明の原理プロック図 である。

【図2】(a), (b) は第2の発明の原理プロック図 である。

【図3】本発明の第1実施例にかかる、科学観測を行な 10 き情報処理装置の要部を示すブロック図である。 うような人工衛星に搭載された自己修復機能付き情報処 理装置の概略を示すプロック図である。

【図4】本発明の第1実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置を詳細に示すプロック図である。

【図5】(a), (b) は本発明の第1 実施例の動作を 説明するためのプロック図である。

【図6】本発明の第1実施例の動作を説明するためのフ ローチャートである。

【図7】本発明の第1実施例にかかる、メモリにおける 論理セルテーブルを示す図である。

【図8】再構成データ計算手段において算出された再構 成データを示す図である。

【図9】本発明の第2実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置を示すプロック図である。

【図10】(a), (b) は使用可能/不可能状態にあ る論理セルの割合を示す図である。

【図11】障害発生時の使用可能/不可能状態にある論 理セルの割合の一例を示す図である。

【図12】MPUが作成した第1テーブル及び第2テー ブルを示す図である。

【図13】障害復旧時の使用可能/不可能状態にある論 理セルの割合の一例を示す図である。

【図14】障害が発生したFPGAについて、自身の使 用可能なセル数よりも少ない論理回路を再構成するため の予備論理回路とすることができることを説明する図で ある。

【図15】本発明の第2実施例の動作を説明するための フローチャートである。

【図16】本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図17】本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図18】本発明の第4実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図19】本発明の第4実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図20】本発明の第5実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図21】本発明の第5実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図22】本発明の第6実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図23】本発明の第6実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図24】本発明の第7実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図25】本発明の第7実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図26】本発明の第8実施例にかかる自己修復機能付

【図27】本発明の第8実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図28】本発明の第9実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図29】本発明の第9実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図30】本発明の第9実施例にかかる自己修復機能付 き情報処理装置の要部を示すプロック図である。

【図31】自己修復機能付き情報処理装置を示すプロッ 20 ク図である。

【符号の説明】

- 1 論理処理部
- 1A 論理構成要素
- 2 予備論理処理部
- 3 データ保持手段
- 4 障害検出手段
- 5 再構成手段
- 6 情報処理装置
- 7 予備論理構成要素
- 30 7A 論理構成要素
 - 7B 予備論理構成要素 8 再構成データ保持手段
 - 9 障害検出手段
 - 10 論理構成要素診断手段
 - 11 再構成データ計算手段
 - 12 再構成手段
 - 13 論理処理部
 - 14 情報処理装置
 - 20 マイクロプロセッサ (再構成計算手段、給電禁止
- 40 手段, 通知手段)
 - 21 障害検出回路(障害検出手段)
 - 22 再構成データ保持機構(再構成データ保持手段)
 - 23 アダプタ
 - 24 コマンド管制装置
 - 25 メモリ
 - 25A 論理セルテープル
 - 26 DSP部としてのFPGA
 - 27 DMAコントローラとしてのFPGA
 - 28 タイマとしてのFPGA
- 50 29 アダプタ群

-950-

- 30 再構成機構
- 32 給電禁止手段
- 33 通知手段
- 34, 34A FPGA
- 34B 予備論理セル
- 35 再構成データ計算手段
- 36 障害発生要因の論理セル
- 37 予備論理セル
- 38 論理セル
- 40 データ転送パス
- 41 診断パス
- 42 リセットパス
- 43 DV/RVパス
- 52 再構成実行部
- 57 スキャンチェック回路(障害論理要素診断手段)
- 58 シリアルメモリ
- 59 基準値格納領域
- 61 集積回路群
- 62 ユニット
- 63 障害が発生した論理セル
- 6.4 予備集積回路群
- 65-1~65-8 集積回路
- 71 ユニット群
- 72 情報処理器
- 74 予備ユニット群
- 75-1~75-3 ユニット
- 81 情報処理器群
- 82 情報処理システム
- 84 予備情報処理器群
- 85-1~85-3 情報処理器
- 91 障害セル診断手段
- 92,97 通信手段
- 93 第1情報処理装置
- 9 4 障害診断指示信号
- 9 5 再構成データ
- 96 第2情報処理装置

98 予備論理セル

- 99 予備FPGA
- 100 第2情報処理装置
- 101 通信手段
- 102 予備FPGA実装領域
- 103 論理セル群
- 104 障害発生した論理セル
- 105 使用不可となった論理セル
- 111 障害検出回路(障害検出手段)
- 10 112, 114, 115, 117A, 117B FPG

A (論理処理部)

113 再構成データ保持機構(再構成データ保持手

40

段)

- 116 メモリ
- 116A 論理セルテーブル
- 118 DPR
- 119 スキャンチェック回路
- 120 インターフェイス接続部
- 121 再構成機構(再構成手段)
- 20 122 再構成実行部
 - 123 DV/RVパスインターフェイス
 - 130 集積回路
 - 131 ハードディスク
 - 132 フロッピーディスク
 - 133, 134 論理モジュール
 - 135 論理パス
 - 136 論理セル
 - 141 集積回路
 - 142 パス
- 30 143~148 論理モジュール
 - 149 論理セル
 - 150, 151 障害発生した論理セル
 - 152 障害検出回路
 - 153 再構成データ計算手段
 - 154 再構成データ保持機構

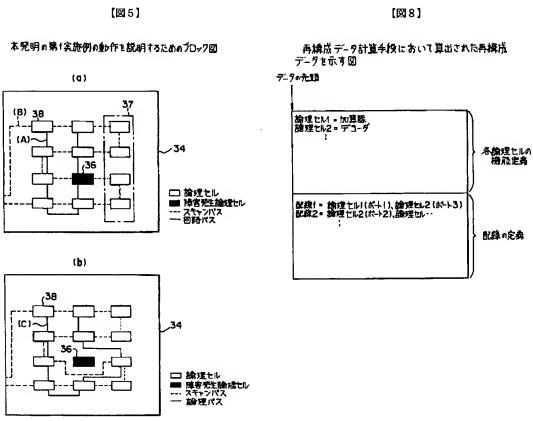
【図7】

本発明の第1 実施例にかかる、メモリにおける論理 セルテーブルを示す図

25A

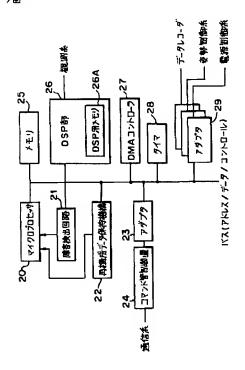
項	座標(x,y)	機能	状態
1	(1,1)	type 1	使用可能
2	(1,2)	type 3	使用不可
3	(1,3)	type 2	使用可能
:			
N	(X,Y)		予備

【図1】 【図2】 第1の発明の原理ブロック図 第2の発明の原理ブロック図 ----丹橋広データ 計算多段 (a) 再機成 (D) 丹構成 手段 手段 障客検出 手段 障害検出 診斷 手段 ıό 2000 丹橋成デーラ 計算手段 再構成 今段 (b) (b) 再機成 4段 碑字検出 手段 [図8] 【図5】



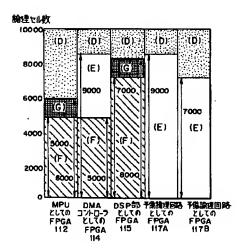
【図3】

本発明の第1実施例にかかる、科学観測を行なうような人工衛星に搭載された自己修復機能付き情報処理装置の概略を示すプロック図



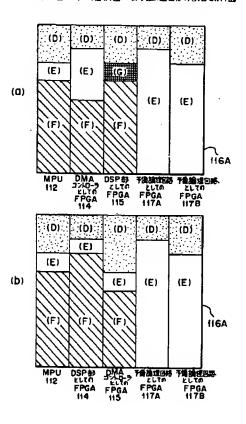
[図11]

障害発生時の使用可能 / 不可能状態にある論理セルの割合の一例を示す図



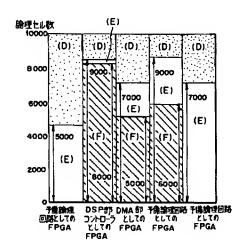
【図10】

使用可能 / 不可能状態にある論理セルの割合を示す図



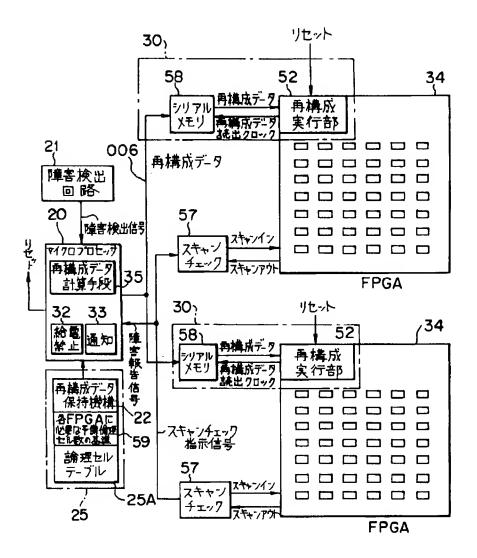
【図13】

障害復旧時の使用可能 / 不可能状態にある論理セルの割合の一例を示す図



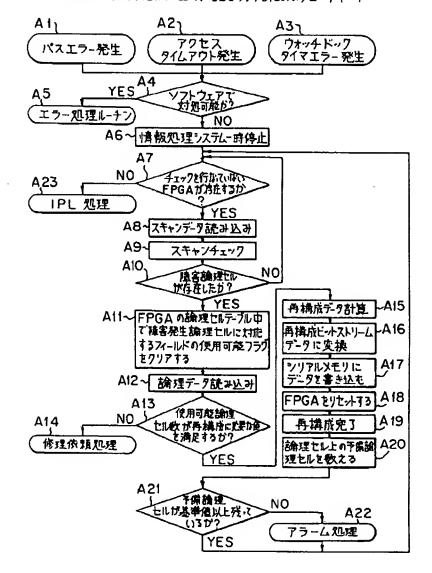
【図4】

本発明の第1実施例にかかる自己修復機能付き情報処理 装置を詳細に示すプロック図



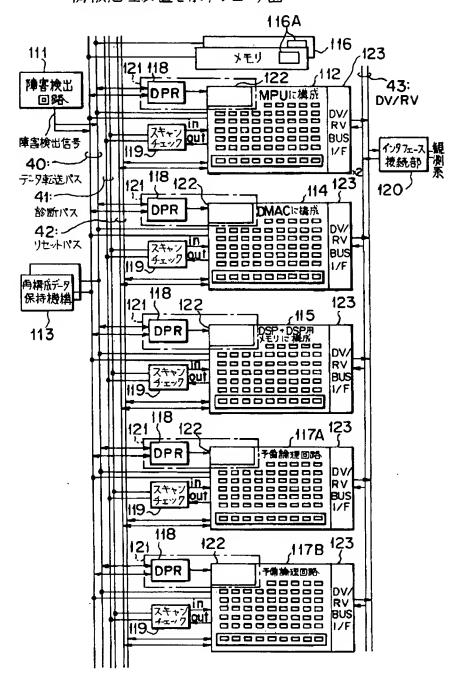
【図6】

本発明の第1実施例の動作を説明するためのフローチャート



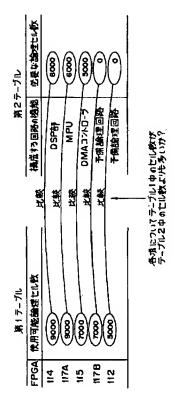
【図9】

本発明の第2実施例にかける自己修復機能付き 情報処理装置を示すブロック図



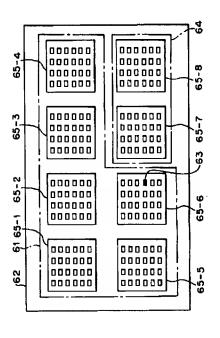
【図12】

MPUが作成した第1 テーブル及び第2テーブル を示す図



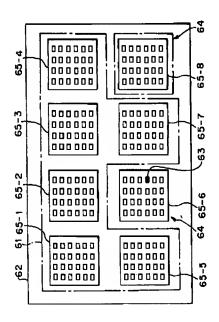
【図16】

本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要部を示すプロック図



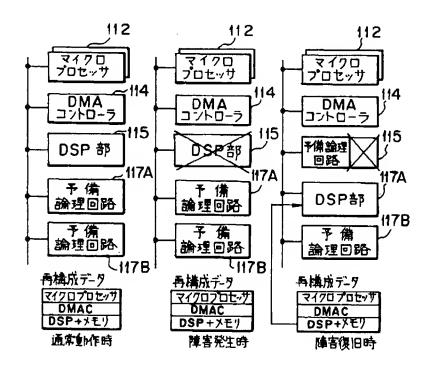
[図17]

本発明の第3実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要部を示すブロック図

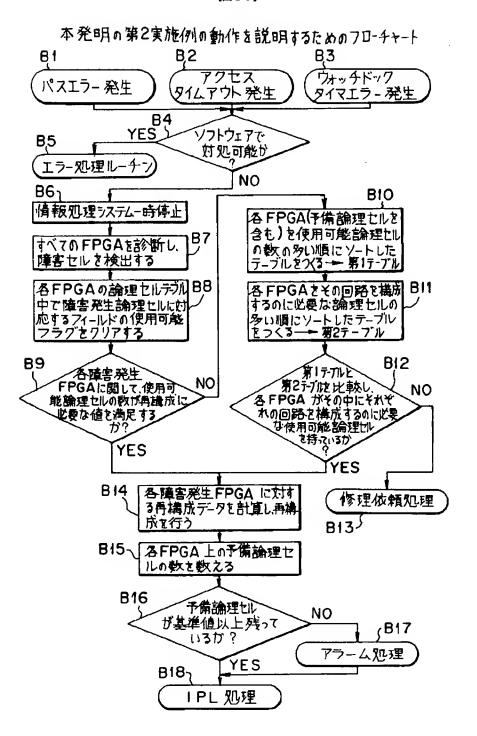


【図14】

障害が発生した FPGA について、自身の使用可能な セル数よりも少ない論理回路を再構成するための予備論 理回路とすることができることを説明する図

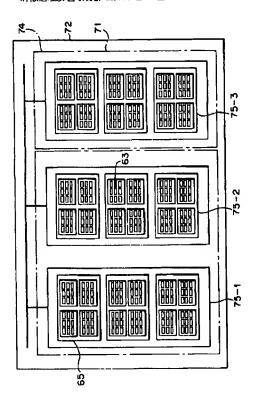


【図15】



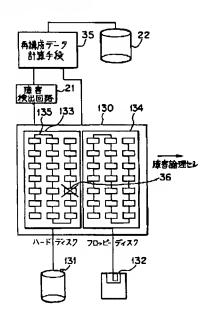
【図18】

本発明の第4実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要部を示すブロック図



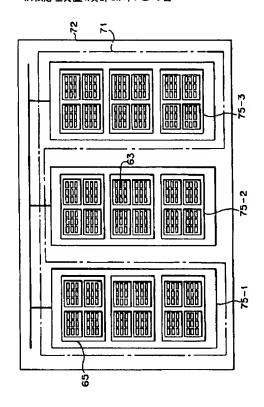
【図26】

本発明の第8実施例に分かる自己修復機能付き 情報処理装置の要許を示すブロック図



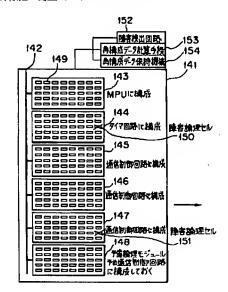
【図19】

本発明の第4実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要部を示すプロック図



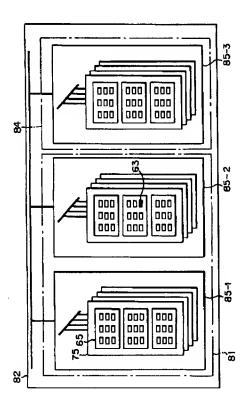
[図28]

本発明の第9実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要都を示すブロック図



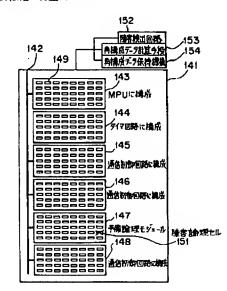
【図20】

本発明の第5 実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要部を示すプロック図



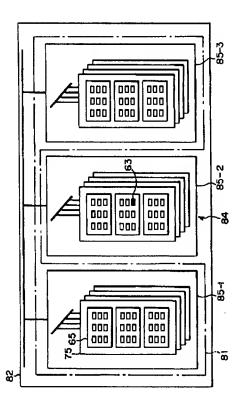
[図29]

本発明の第9実施例にかかろ自己多復機能付き 精報処理装置の要部を示すブロック図



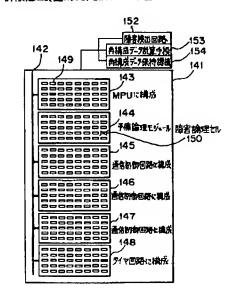
【図21】

本発明の第5 実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要部を示すプロック図



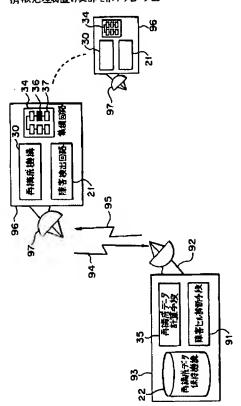
[図30]

本発明の第9実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の要都を示すプロック図



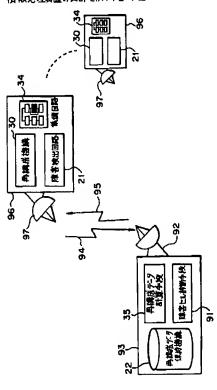
【図22】

本是明の第6実施例にかかる自己修復機能付き 情報処理装置の異部を示すブロック図



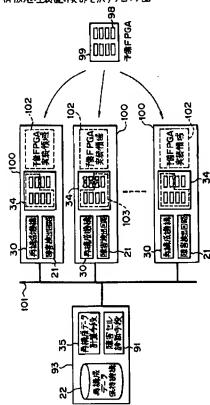
【図23】

本発明の第6実施例にかかる自己修復機能付き 横執処理英國の異都を示すブロック図



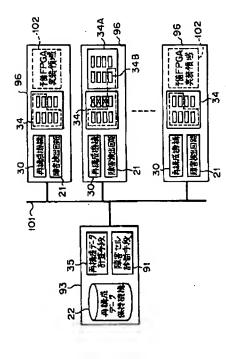
【図24】

本発明の第7実施例に対ける自己修復機能付き 積骸処理装置の要部を示すブロック図



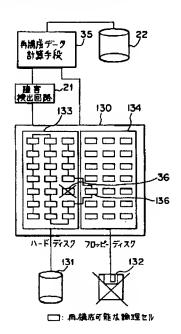
【図25】

本発明の第7実施例にかかろ自己修復機能付き 情報処理装置の要節を示すブロック図



【図27】

本発明の第8実施例にかかる自己存債機能付き 情報処理装置の要節を示すプロック図



【図31】 自己修復機能付き情報処理装置を示すブロック図

